

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 03.11.2023

Ausstellungsdatum: 03.11.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

esz AG calibration & metrology
Max-Planck-Straße 16, 82223 Eichenau

mit dem Standort

esz AG calibration & metrology
Max-Planck-Straße 16, 82223 Eichenau

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Kalibrierungen in den Bereichen:

Elektrische Messgrößen

Gleichstrom – und Niederfrequenz

- Gleich- und Wechselspannung ^{a)}
- Gleich- und Wechselstromstärke ^{a)}
- Spannungsverhältnis ^{a)}
- Hochspannungsmessgrößen ^{a)}
- Gleich- und Wechselstromwiderstand ^{a)}
- Ladung ^{a)}
- Elektrische Leistung ^{a)}
- Elektrische Energie ^{a)}
- Induktivität und Kapazität ^{a)}

Zeit und Frequenz

- Zeitintervall ^{a)}
- Frequenz und Drehzahl ^{a)}

Dimensionelle Messgrößen

Länge

- Durchmesser ^{a)}
- Gewinde ^{a)}
- Parallelendmaße
- Längenmessmittel ^{a)}
- Strichmaße, Abstände ^{a)}

Winkel

- Neigung

- ^{a)} auch als Vor-Ort-Kalibrierung
^{b)} nur als Vor-Ort-Kalibrierung

Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen

Hochfrequenzmessgrößen

- HF-Spannung ^{a)}
- HF-Stromstärke ^{a)}
- HF-Impedanz (Reflexionsfaktor) ^{a)}
- HF-Leistung ^{a)}
- HF-Dämpfung ^{a)}
- Pulsförmige Messgrößen ^{a)}
- Oszilloskopmessgrößen ^{a)}
- Anstiegszeit ^{a)}
- Bandbreite ^{a)}

Optische Messgrößen

- Radiometrie ^{a)}
- Photometrie ^{a)}

Innerhalb der mit ^{c)} gekennzeichneten Messgrößen/Kalibriergegenstände ist dem Kalibrierlaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkKS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. Das Kalibrierlaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

**Elektrische Messgrößen - Gleichstrom- und Niederfrequenzmessgrößen,
Gleich- und Wechselspannung**

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichspannung	0 V		35 nV	Kurzschlussbrücke
	0 V bis 200 mV	Kalibrierung mit dem Josephson- Spannungsnormal	14 nV	Kalibrierung von Spannungsquellen
	> 200 mV bis 2 V		0,10 µV	
	> 2 V bis 10 V		0,16 µV	
	0 mV bis < 200 mV		12 nV	Kalibrierung der Nichtlinearität von Voltmetern
	200 mV bis < 2 V		40 nV	
	2 V bis 10 V		0,25 µV	
	> 0 mV bis < 2 V		0,12 µV	Kalibrierung der Abweichung von Voltmetern
	2 V bis 10 V		0,27 µV	
	> 10 V bis 100 V	linearer Step-Up/Down	$0,28 \cdot 10^{-6} \cdot U - 0,34 \mu\text{V}$	$U = \text{Messwert}$
	> 100 V bis 1050 V		$0,24 \cdot 10^{-6} \cdot U + 64 \mu\text{V}$	
Hochspannung	1 kV bis 10 kV		$7,9 \cdot 10^{-6} \cdot U + 17 \text{ mV}$	
	> 10 kV bis 60 kV		$46 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,95 \text{ V}$	
Wechselspannung	2 mV bis 10 mV	10 Hz; 12,5 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,11 \mu\text{V}$	$U = \text{Messwert}$ Kalibrierung am Josephson-Voltmeter. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Lastimpedanz und die Wiederholbarkeit zu berücksichtigen.
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$28 \cdot 10^{-6} \cdot U + 23 \text{ nV}$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,11 \mu\text{V}$	
		625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,12 \mu\text{V}$	
	> 10 mV bis 60 mV	10 Hz; 12,5 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,19 \mu\text{V}$	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$8,6 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
		625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$9,1 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
	60 mV bis 7,2 V	10 Hz; 12,5 Hz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,14 \mu\text{V}$	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$2,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$4,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,14 \mu\text{V}$	
		625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung Bereiche	2 mV bis 22 V 2 mV	10 Hz bis 1 MHz 10 Hz; 20 Hz; 40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz; 300 kHz	$0,29 \cdot 10^{-3} \cdot U$	U = Messwert. Kalibrierung an AC/DC- TransfERNormal. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschlussimpedanz und die Wiederhol- barkeit zu berücksichtigen. Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit.
		500 kHz	$0,32 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		1 MHz	$0,43 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	6 mV 10 Hz	10 Hz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		20 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		300 kHz	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		500 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		1 MHz	$0,22 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	10 mV 10 Hz	10 Hz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		20 Hz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		300 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		500 kHz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		1 MHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	20 mV 10 Hz	10 Hz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		20 Hz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz	$86 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		300 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		500 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		1 MHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	60 mV 10 Hz	10 Hz	$54 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$46 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$60 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung Bereiche	100 mV	10 Hz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot U$	U = Messwert. Kalibrierung an AC/DC- TransfERNormal. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschlussimpedanz und die Wiederhol- barkeit zu berücksichtigen.
		20 Hz; 40 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$53 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	200 mV	10 Hz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot U$	Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit.
		20 Hz; 40 Hz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$12 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$33 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$49 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	600 mV	10 Hz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$33 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$50 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	1 V	10 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$7 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot U$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung Bereiche	2 V	10 Hz	$38 \cdot 10^{-6} \cdot U$	U = Messwert. Kalibrierung an AC/DC- TransfERNormal. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschlussimpedanz und die Wiederhol- barkeit zu berücksichtigen.
		20 Hz; 40 Hz	$12 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$7 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	4 V; 6 V	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$	Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit
		20 Hz; 40 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$35 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	8 V; 10 V	10 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		40 Hz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$8 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$47 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	20 V	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		40 Hz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$49 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	12 V; 15 V; 19 V	1 kHz; 10 kHz; 100 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung Bereiche	> 22 V bis 70 V 60 V	10 Hz bis 300 kHz		U = Messwert. Kalibrierung an AC/DC- TransfERNormal. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschlussimpedanz und die Wiederhol- barkeit zu berücksichtigen.
		10 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		70 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	> 70 V bis 110 V 100 V	10 Hz bis 200 kHz		Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit.
		10 Hz; 20 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		40 Hz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		70 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	> 110 V bis 700 V 200 V	10 Hz bis 100 kHz		
		10 Hz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		40 Hz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz;	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		10 kHz; 20 kHz; 50 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		70 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	600 V	40 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		70 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	> 700 V bis 1000 V 1000 V	10 Hz bis 100 kHz		
		40 Hz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		50 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		70 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$42 \cdot 10^{-6} \cdot U$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)							
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne			Messbedingungen / Verfahren		Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Hochspannung Quellen	1 kV bis 10 kV			10 Hz bis 20 kHz		$50 \cdot 10^{-6} \cdot U + 2 \text{ V}$	U = Messwert
				> 20 kHz bis 50 kHz		$0,34 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,6 \text{ V}$	
				> 50 kHz bis 100 kHz		$1,6 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,9 \text{ V}$	
	> 10 kV bis 40 kV	10 Hz bis 20 kHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,7 \text{ V}$				
			> 20 kHz bis 50 kHz		$0,43 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,1 \text{ V}$		
			> 50 kHz bis 100 kHz		$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \text{ V}$		
Messgeräte	1 kV bis 10 kV			45 Hz bis 65 Hz		$50 \cdot 10^{-6} \cdot U + 2 \text{ V}$	
	10 kV bis 30 kV					$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,7 \text{ V}$	
Rechteckspannung	5 mV bis 220 mV			1 Hz bis 10 kHz		$10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,36 \mu\text{V} + 6,4 \cdot 10^{-9} \text{ V/Hz} \cdot f$	Abtastverfahren an 10 MΩ Last Bereichsangabe in Spannung Spitze- Spitze U = Betragsspitze der Spannung f = Frequenz Der Zusatzeinfluss abweichender Lastbedingungen (wie z. B. 50 Ω oder 1 MΩ ist zu berücksichtigen)
	> 220 mV bis 2,2 V					$9,3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,35 \mu\text{V} + 7,0 \cdot 10^{-9} \text{ V/Hz} \cdot f$	
	> 2,2 V bis 22 V					$9,3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,58 \mu\text{V} + 14 \cdot 10^{-9} \text{ V/Hz} \cdot f$	
	> 22 V bis 220 V					$12 \cdot 10^{-6} \cdot U + 35 \mu\text{V} + 75 \cdot 10^{-9} \text{ V/Hz} \cdot f$	
Wechselspannung Amplitudenparameter	5 mV bis 5 V			DC bis 10 MHz		$25 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,2 \mu\text{V}$	Oszilloskop als Normal U = Messwert
	> 10 MHz bis 100 MHz			$37 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,5 \mu\text{V}$			
	> 100 MHz bis 300 MHz			$44 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,4 \mu\text{V}$			
			> 300 MHz bis 1 GHz		$70 \cdot 10^{-3} \cdot U$		
	> 5 V bis 50 V			DC bis 2 kHz		$12 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \mu\text{V}$	
				> 2 kHz bis 10 MHz		$25 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \mu\text{V}$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Gleich- und Wechselstromstärke

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke Messgeräte, Kalibratoren der Serie Fluke 57x0A	100 μ A bis 2 A	Kalibrierung mit Josephson- Quantenkalibrator gemäß QMH Kap. VIa Vers. 5.0 10 Hz bis 1 kHz	2,2 nA bis 61 μ A	I = Messwert f = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
	100 μ A; 200 μ A; 500 μ A	10 Hz; 12,5 Hz; 20 Hz	$62 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	1 mA	10 Hz; 12,5 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		20 Hz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	2 mA	10 Hz; 12,5 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		20 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	5 mA; 10 mA; 20 mA	10 Hz; 12,5 Hz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		20 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	50 mA	10 Hz; 12,5 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot I$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke Messgeräte, Kalibratoren der Serie Fluke 57x0A	100 mA; 200 mA	10 Hz; 12,5 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	/ = Messwert f = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	500 mA; 1 A	10 Hz; 12,5 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$28 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	2 A	10 Hz; 12,5 Hz; 20 Hz	$50 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$45 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
Wechselstromstärke	100 μ A bis 100 A	QMH Kap. VIa Vers. 5.0 10 Hz bis 10 kHz	4,4 nA bis 6,5 mA	
	100 μ A	10 Hz; 20 Hz	$76 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$44 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$47 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	200 μ A	10 Hz; 20 Hz	$68 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	0,5 mA	10 Hz; 20 Hz	$64 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz	$28 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	1 mA	10 Hz	$33 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot f$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke	2 mA	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	f = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
		20 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	5 mA	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	10 mA	10 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	20 mA	10 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	50 mA	10 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	100 mA	10 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		1 kHz; 10 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	200 mA	10 Hz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	500 mA	10 Hz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot f$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke	1 A	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	f = Messwert f = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
		20 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	2 A	10 Hz; 20 Hz	$40 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	5 A; 10 A	10 Hz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	20 A	10 Hz; 20 Hz	$57 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$53 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	50 A	10 Hz; 20 Hz	$64 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$59 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		1 kHz; 10 kHz	$68 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	100 A	10 Hz; 20 Hz	$75 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		1 kHz; 10 kHz	$75 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	100 A bis 200 A	QMH Kap. Vib.1.1 Vers. 5.0	12 mA bis 24 mA	
		10 Hz bis 10 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot f$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke Quellen	200 A bis 300 A	10 Hz bis 1 kHz	$0,30 \cdot 10^{-3} \cdot I - 0,53 \text{ mA}$	I = Messwert f = Frequenz
	300 A bis 495 A	10 Hz bis 65 Hz	$0,48 \cdot 10^{-3} \cdot I + 11 \text{ mA}$	
		65 Hz bis 100 Hz	$0,49 \cdot 10^{-3} \cdot I + 11 \text{ mA}$	
		100 Hz bis 400 Hz	$0,74 \cdot 10^{-3} \cdot I + 7,7 \text{ mA}$	
		400 Hz bis 1 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 4,0 \text{ mA}$	
Wechselstromstärke Stromzangen und Zangenstromwandler	10 μA bis 2400 A	1 bis N Wicklungen 10 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 10 kHz/ N	$\sqrt{W_{\text{in}}^2 + W_{\text{DUT}}^2} \cdot I$ jedoch nicht kleiner als $90 \cdot 10^{-6} \cdot I$ oder 8 nA	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Stromstärke der Einfachwicklung. W_{DUT} ist die relative Unsicherheit des Messobjekts im Strefeld des stromdurchflossenen Leiters.
Ersatzableitstromstärke I	0,2 μA bis 200 mA	an R_N bis 1 G Ω	$10 \cdot 10^{-6} \cdot I$ bis $5,8 \cdot 10^{-3} \cdot I$ Siehe Matrix M.1	Gesamtunsicherheit U ist abhängig von der rel. Unsicherheit $U(R_N)/R_N$ des Kalibrierwiderstandes R_N .

Matrix M.1 „Ersatzableitstromstärke“

Normalwiderstand R_N	1 k Ω			10 k Ω			100 k Ω			1 M Ω			10 M Ω			100 M Ω			1 G Ω			
Nominalspannung	Stromstärke erweiterte Messunsicherheit U in $\mu\text{A/A}$																		Stromstärke U in mA/A			
60 V	60 mA	10	6 mA	10	600 μA	13	60 μA	19	6 μA	70	600 nA	0,6	60 nA	5,8								
110 V	110 mA		11 mA		1,1 mA		110 μA		11 μA		1,1 μA		110 nA									
230 V	230 mA		23 mA		2,3 mA		230 μA		23 μA		2,3 μA		230 nA									
400 V	400 mA		40 mA		4 mA		400 μA		40 μA		4,0 μA		400 nA									

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Gleichstromstärke Quellen, Messgeräte	0 pA bis 10 nA		0,85 fA bis 51 fA	/ = Messwert Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit
	0 pA		12 fA	
	1 pA		$0,85 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	10 pA		$0,53 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	100 pA		$75 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	1 nA		$10 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	10 nA		$5,1 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	> 10 nA bis 100 nA	QMH Kap. VIa Vers. 5.0	$4,1 \cdot 10^{-6} \cdot I + 10 \text{ fA}$	
	> 100 nA bis < 1 µA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,21 \text{ pA}$	
	1 µA bis 10 µA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,19 \text{ pA}$	
	> 10 µA bis 100 µA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot I + 1,8 \text{ pA}$	
	> 100 µA bis 500 µA		$1,1 \cdot 10^{-6} \cdot I + 72 \text{ pA}$	
	20 µA bis 200 µA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot I + 14 \text{ pA}$	
	200 µA bis 2 mA		$0,54 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,23 \text{ nA}$	
	2 mA bis 10 mA		$1,1 \cdot 10^{-6} \cdot I + 2,4 \text{ nA}$	
	10 mA bis 50 mA		$0,90 \cdot 10^{-6} \cdot I + 25 \text{ nA}$	
	50 mA bis 200 mA		$0,33 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,26 \text{ µA}$	
	200 mA bis 1 A		$12 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	1 A bis 10 A		$16 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	10 A bis 100 A		$28 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	100 A bis 300 A	QMH Kap. VIb.1.1 Vers. 5.0	$37 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
Gleichstromstärke Quellen	300 A bis 700 A		$27 \cdot 10^{-6} \cdot I + 2,3 \text{ mA}$	
Gleichstromstärke Messgeräte, Kalibratoren der Serie Fluke 57x0A	20 µA bis 2 mA	Kalibrierung mit Josephson- Quantenkalibrator gemäß QMH Kap. VIa Vers. 5.0	$0,48 \cdot 10^{-6} \cdot I + 19 \text{ pA}$	
	2 mA bis 20 mA		$1,1 \cdot 10^{-6} \cdot I + 1,0 \text{ nA}$	
	20 mA bis 200 mA		$0,26 \cdot 10^{-6} \cdot I + 24 \text{ nA}$	
	200 mA bis 2 A		$12 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
Gleichstromstärke Stromzangen und Zangenstromwandler	0 A bis 3000 A	1 bis N Wicklungen	$\sqrt{W_{\text{in}}^2 + W_{\text{DUT}}^2} \cdot I$ jedoch nicht kleiner als $8 \cdot 10^{-6} \cdot I$ oder 6 nA	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Stromstärke der Einfachwicklung. W_{DUT} ist die relative Unsicherheit des Messobjekts im Streu Feld des stromdurchflossenen Leiters.

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Wechselspannung harmonische Oberwellen	2,2 V bis 22 V	40 Hz bis 4 kHz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot U_n + 60 \mu\text{V}$	U_n = Spannung der n-ten Harmonischen oder Grundwelle
	> 22 V bis 220 V		$70 \cdot 10^{-6} \cdot U_n + 0,8 \text{ mV}$	
	> 220 V bis 700 V	40 Hz bis 1 kHz	$80 \cdot 10^{-6} \cdot U_n + 4 \text{ mV}$	$U_{\text{Spitze}} < 1,4 \text{ kV}$
		> 1 kHz bis 4 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U_n + 6 \text{ mV}$	
Wechselstromstärke harmonische Oberwellen	Grundwelle 0,1 A bis 16 A	40 Hz bis 65 Hz 0,15 A bis 30 A, Spitze	$0,68 \cdot 10^{-3} \cdot I$	I_n = Stromstärke der n-ten Harmonischen
	Harmonische 0,022 A bis 0,22 A	80 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot I_n + 3,5 \mu\text{A}$	
	> 0,22 A bis 0,8 A	0,15 A bis 1,4 A, Spitze	$0,55 \cdot 10^{-3} \cdot I_n + 35 \mu\text{A}$	eff.= Effektivwertgrenze n des verzerrten Signals
	0,22 A bis 1,2 A	> 1,4 A bis < 1,8 A, Spitze		
	0,22 A bis 2,2 A	1,8 A bis < 7 A, Spitze	$0,34 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$	Bei Verwendung von Stromzangen erhöhen sich Messunsicherheit und Bereichsgrenzen min. um den Faktor der verwendeten Windungszahl N
	> 2,2 A bis 4 A			
	1 A bis 8 A	7 A bis 14 A, Spitze	$0,68 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$	
	2 A bis 15 A	> 14 A bis 30 A, Spitze		
	Harmonische 0,022 A bis 0,22 A	> 1 kHz bis 4 kHz	$0,50 \cdot 10^{-3} \cdot I_n + 40 \mu\text{A}$	
	> 0,22 A bis 0,8 A	0,15 A bis 1,4 A, Spitze	$0,65 \cdot 10^{-3} \cdot I_n + 80 \mu\text{A}$	
	0,22 A bis 1,2 A	> 1,4 A bis < 1,8 A, Spitze		
	0,22 A bis 2,2 A	1,8 A bis < 7 A, Spitze	$0,34 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$	
	> 2,2 A bis 4 A			
	1 A bis 8 A	7 A bis 14 A, Spitze	$0,68 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$	
	2 A bis 15 A	> 14 A bis 30 A, Spitze		
Flicker Modulationstiefe $\Delta U/U$ Quellen	0,4 % bis 3,2 %	DIN EN 61000-4-15:2011 ^{c)} , Tabelle 5	$1,6 \cdot 10^{-3} \%$	Werte bei $\Delta U/U$ ausgedrückt in $\Delta U/U$ rechteckförmiger Flicker
Messgeräte			$25 \cdot 10^{-3} \%$	
Frequenz			$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot f$	
P_{St} -Wert			$2,5 \cdot 10^{-3}$	
Wechselspannung Klirrfaktor k	0 % bis 30 %	45 Hz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot k + 0,012 \%$	Werte ausgedrückt in % Klirren
		> 5 kHz bis 30 kHz	$0,8 \cdot 10^{-3} \cdot k + 0,012 \%$	

Gleich- und Wechselstromwiderstand
Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromwiderstand Quellen, Messgeräte	0 Ω	2-Draht-Kurzschluss	0,5 m Ω	R = Messwert
		4-Draht-Kurzschluss	0,35 $\mu\Omega$	
	10 $\mu\Omega$ bis < 1 G Ω	QMH Kap. VIIa.3 Vers. 5.0 $I = 100$ A $I = 50$ A $I = 10$ A	1,6 n Ω bis 49 Ω	Kalibrierung von Messgeräten an den Nennwerten der Normale Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
	10 $\mu\Omega$		$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	100 $\mu\Omega$		$34 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	1 m Ω		$23 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	10 m Ω		$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	100 m Ω		$5,6 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	1 Ω ;		$0,32 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	10 Ω ; 100 Ω ;		$1,0 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	1 k Ω ;		$0,59 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	10 k Ω		$0,56 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	100 k Ω ; 1 M Ω ;	Messspannung 100 V oder 1000 V	$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	10 M Ω ;		$4,1 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	100 M Ω		$4,9 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	1 G Ω bis 1 T Ω	Messspannung 100 V oder 1000 V	67 k Ω bis 72 M Ω	R = Messwert
	1 G Ω ; 10 G Ω ; 100 G Ω ;		$67 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	1 T Ω		$72 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	> 1 T Ω bis 120 T Ω	Messspannung 1000 V	0,13 G Ω bis 23 G Ω	
	10 T Ω ;		$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	100 T Ω		$0,23 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	100 m Ω bis 2 Ω	Kalibrierung mit Josephson- Quantenkalibrator gemäß QMH Kap. VIIa.4 Vers. 5.0 $3 \mu\text{A} \leq I \leq 50 \text{ mA}$	$0,39 \cdot 10^{-6} \cdot R + 0,25 \mu\Omega$	
	2 Ω bis 10 Ω		$0,43 \cdot 10^{-6} \cdot R + 1,0 \mu\Omega$	
	10 Ω bis 100 Ω		$1,2 \cdot 10^{-6} \cdot R - 0,50 \mu\Omega$	
	100 Ω bis 500 Ω		$0,52 \cdot 10^{-6} \cdot R - 2,5 \mu\Omega$	
	500 Ω bis 10 k Ω		$0,47 \cdot 10^{-6} \cdot R + 20 \mu\Omega$	
	10 k Ω bis 100 k Ω		$0,73 \cdot 10^{-6} \cdot R - 0,13 \text{ m}\Omega$	
	100 k Ω bis 1,9 M Ω		$0,83 \cdot 10^{-6} \cdot R + 90 \mu\Omega$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	1 Ω bis 10 k Ω	Kalibrierung mit Josephson- Quantenkalibrator gemäß QMH Kap. VIIa.4 Vers. 5.0 10 μ A $\leq$ $\leq$ 50 mA 10 Hz bis 1 kHz	20 $\mu\Omega$ bis 0,77 Ω	R = Messwert I = Stromstärke f = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
	1 Ω	10 Hz; 12,5 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	2 Ω	10 Hz; 12,5 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	5 Ω	10 Hz; 12,5 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	10 Ω	10 Hz; 12,5 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot R$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	20 Ω; 50 Ω; 100 Ω	10 Hz; 12,5 Hz	$59 \cdot 10^{-6} \cdot R$	R = Messwert I = Stromstärke f = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
		20 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$12 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 Hz; 12,5 Hz; 20 Hz	$59 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	1 kΩ	20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$56 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 Hz; 12,5 Hz; 20 Hz	$81 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	10 kΩ	25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz; 625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$78 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		QMH Kap. VIIa.3 Vers. 5.0 $100 \mu A \leq I \leq 100 A$ 10 Hz bis 10 kHz	13 nΩ bis 1,7 mΩ	
	100 μΩ	10 Hz; 20 Hz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
		1 kHz; 10 kHz	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	1 mΩ	10 Hz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$63 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$58 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		1 kHz	$61 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$64 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	10 mΩ	10 Hz	$46 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$43 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		1 kHz; 10 kHz	$35 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	20 mΩ	10 Hz	$45 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$42 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot R$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	50 mΩ	10 Hz	$45 \cdot 10^{-6} \cdot R$	R = Messwert I = Stromstärke f = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
		20 Hz	$42 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	100 mΩ; 200 mΩ	10 Hz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$35 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	0,5 Ω	10 Hz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 40 Hz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	1 Ω	10 Hz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	2 Ω; 5 Ω	10 Hz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 40 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	10 Ω	10 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 40 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	20 Ω	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 40 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	50 Ω	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		1 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	100 Ω	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		120 Hz; 400 Hz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		500 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		1 kHz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$75 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	100 $\mu\Omega$ bis 10 k Ω	10 Hz bis 10 kHz	$\sqrt{U_I^2 + U_U^2} \cdot R$	U_I ist die relative Unsicherheit der Kalibrierstromstärke U_U ist die relative Unsicherheit der gemessenen Spannung am Widerstand R
	0 Ω bis 10 k Ω	20 Hz bis 50 Hz	$2,5 \cdot 10^{-3} \cdot R + 3,1 \text{ m}\Omega$	R = Messwert Direktmessverfahren
	> 10 k Ω bis 110 M Ω		$2,3 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 2,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	0 Ω bis 20 k Ω	> 50 Hz bis 100 Hz	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot R + 2,6 \text{ m}\Omega$	
	> 20 k Ω bis 110 M Ω		$2,3 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,3 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	0 Ω bis 50 k Ω	> 100 Hz bis 1 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,3 \text{ m}\Omega$	
	> 50 k Ω bis 110 M Ω		$1,1 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,2 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	0 Ω bis < 50 Ω	> 1 kHz bis 30 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,2 \text{ m}\Omega$	
	50 Ω bis 20 k Ω		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	> 20 k Ω bis 110 M Ω		$1,1 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 0,79 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	0 Ω bis 20 Ω	> 30 kHz bis 100 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,2 \text{ m}\Omega$	
	> 20 Ω bis 20 k Ω		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	> 20 k Ω bis 110 M Ω		$1,3 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,0 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	0 Ω bis 100 Ω	> 100 kHz bis 300 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R + 2,2 \text{ m}\Omega$	
	> 100 Ω bis 2 k Ω		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	> 2 k Ω bis 110 M Ω		$4,5 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 0,9 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	0 Ω bis 50 Ω	> 300 kHz bis 1 MHz	$1,3 \cdot 10^{-3} \cdot R + 3,2 \text{ m}\Omega$	
	> 50 Ω bis 2 k Ω		$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	> 2 k Ω bis 22 M Ω		$15 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01
Elektrische Leistung
Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromleistung	0 W bis 110 kW	0 mV bis 1100 V 0 µA bis 100 A	$\sqrt{W_U^2 + W_I^2} \cdot P$ jedoch nicht kleiner als $44 \cdot 10^{-6} \cdot P + 5 \text{ fW}$	P = Messwert
Wechselstrom- wirkleistung Festwerte		45 Hz bis 65 Hz 50 V oder 200 V 30 mA; 0,3 A; 2 A; oder 10 A;		P = Messwert PF = Leistungsfaktor (kapazitiv oder induktiv)
	1,5 W; 6 W; 15 W; 60 W; 100 W; 400 W;	$PF = 1$	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	500 W; 2000 W		$0,33 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		45 Hz bis 65 Hz 220 V; 1 A		
	220 W	$PF = 1$	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	198 W	$PF = 0,9$	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	110 W	$PF = 0,5$	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	22 W	$PF = 0,1$	$0,91 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	11 W	$PF = 0,05$	$1,8 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
Wechselstrom- wirkleistung Bereiche		33 V bis 330 V 45 Hz bis 65 Hz, $PF = 1$		P = Messwert PF = Leistungsfaktor (kapazitiv oder induktiv)
	0,33 W bis 0,73 kW	10 mA bis 2,2 A	$0,30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 0,73 kW bis 3,6 kW	> 2,2 A bis 11 A	$0,42 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	0,5 W bis 0,73 kW	33 V bis 330 V 330 mA bis 2,2 A 45 Hz bis 65 Hz $0,05 \leq PF \leq 1$ kapazitiv	$(0,33 \cdot 10^{-3} \cdot PF^{0,98}) \cdot P$	
		induktiv	$(0,98 \cdot 10^{-3} \cdot PF^{0,99}) \cdot P$	
	0,11 mW bis 21 kW	33 mV bis 1020 V 3,3 mA bis 20,5 A 45 Hz bis 65 Hz; $PF = 1$	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
bei Zangenabgriff	0,5 W bis 218 kW	33 V bis 330 V 10 mA bis 660 A 45 Hz bis 65 Hz $0,05 \leq PF \leq 1$ 1 bis 60 Wicklungen	$\sqrt{W_{in}^2 + W_{out}^2} \cdot P$ jedoch nicht kleiner als $0,30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Wirkleistung der Einfachwicklung. Die relative Unsicherheit des Messobjekts W_{out} im Messkreis und im Streu Feld des stromdurchflossenen Leiters ist zu berücksichtigen.

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Leistungsfaktor	0 bis 1 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1	33 V bis 330 V 330 mA bis 2,2 A 45 Hz bis 65 Hz 53 Hz 1 A; 90 V	$0,12 \cdot 10^{-3}$	interpolierte Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit.
Wechselstrom- blindleistung	0 var bis 3,6 kvar	45 Hz bis 65 Hz	$U_p \cdot \text{var/W}$	U_p ist die Unsicherheit der Wirkleistung
Energie E Defibrillatortester	5 J bis 150 J	QMH Kapitel XXXV Version 2.0	$2,3 \cdot 10^{-3} \cdot E + 49 \text{ mJ}$	E = Energie Monophasisch oder Biphasisch
	> 150 J bis 360 J		$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot E + 0,27 \text{ J}$	
Spannungsverhältnis Brückennormale und Messgeräte	0 mV/V bis 100 mV/V	Gleichspannung Brückenspannung: 1 V bis 10 V AA0386 Version 2.0	0,1 $\mu\text{V/V}$ bis 1,6 $\mu\text{V/V}$ siehe Matrix M.2	Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit.

Matrix M.2 „Spannungsverhältnis“

Brückenspannung Messwert	10 V	5 V	2 V	1 V
0 mV/V	0,10 $\mu\text{V/V}$	0,10 $\mu\text{V/V}$	0,17 $\mu\text{V/V}$	0,35 $\mu\text{V/V}$
$\pm 2 \text{ mV/V}$	0,10 $\mu\text{V/V}$	0,11 $\mu\text{V/V}$	0,26 $\mu\text{V/V}$	0,51 $\mu\text{V/V}$
$\pm 5 \text{ mV/V}$	0,10 $\mu\text{V/V}$	0,13 $\mu\text{V/V}$	0,27 $\mu\text{V/V}$	0,52 $\mu\text{V/V}$
$\pm 10 \text{ mV/V}$	0,10 $\mu\text{V/V}$	0,16 $\mu\text{V/V}$	0,31 $\mu\text{V/V}$	0,56 $\mu\text{V/V}$
$\pm 20 \text{ mV/V}$	0,16 $\mu\text{V/V}$	0,20 $\mu\text{V/V}$	0,38 $\mu\text{V/V}$	0,66 $\mu\text{V/V}$
$\pm 50 \text{ mV/V}$	0,35 $\mu\text{V/V}$	0,39 $\mu\text{V/V}$	0,58 $\mu\text{V/V}$	1 $\mu\text{V/V}$
$\pm 100 \text{ mV/V}$	0,65 $\mu\text{V/V}$	0,73 $\mu\text{V/V}$	1,0 $\mu\text{V/V}$	1,6 $\mu\text{V/V}$

Zeit und Frequenz

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Frequenz f	1 MHz bis 10 MHz in Schritten von 1 MHz	Phasendifferenzzeit- messungen über Messzeiten > 1 h	$2,0 \cdot 10^{-12} \cdot f$	f : Messwert U_{Tf} : Trigger-unsicherheit
	0,01 Hz bis 350 MHz > 350 MHz bis 26,5 GHz > 26,5GHz bis 40 GHz		$2,6 \cdot 10^{-12} \cdot f + U_{Tf}$ $11 \cdot 10^{-12} \cdot f + U_{Tf}$ $0,6 \text{ Hz} + U_{Tf}$	
Zeitintervall Δt	0 ns bis 0,7 ms		1,3 ns	
	0 ns bis 200 s		$1,5 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + 50 \text{ ps}$	
	1 μs bis 100 h		$10 \cdot 10^{-9} \cdot \Delta t + 1 \mu\text{s}$	
	1 s bis 100 h		$13 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + 0,82 \text{ s}$	
Gangabweichung	0 s/d bis 100 s/d		$1,3 \cdot 10^{-7} = 0,011 \text{ s/d}$	Elektronische oder mechanische Uhren
Drehzahl	0,02 s^{-1} bis 3500 s^{-1}		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot f$	f : Messwert

Induktivität und Kapazität

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Induktivität	0 μ H		0,03 μ H	2-Draht-Kurzschluss
	0 H bis 1,1 H			L = Messwert
	100 μ H	100 Hz 1 kHz 10 kHz	$0,63 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,17 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,22 \cdot 10^{-3} \cdot L$	Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit
	1 mH	100 Hz 1 kHz 10 kHz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,12 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,17 \cdot 10^{-3} \cdot L$	Betrag der Impedanz $50 \text{ m}\Omega \leq Z \leq 11 \text{ k}\Omega$
	10 mH	100 Hz; 1 kHz 10 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,16 \cdot 10^{-3} \cdot L$	kleinste angebbare Festwert-
	100 mH	100 Hz; 1 kHz 10 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,25 \cdot 10^{-3} \cdot L$	Messunsicherheiten bei direkter Messung oder Substitution an
	1 H	100 Hz, 1 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot L$	GR 1482 oder baugleich
Kapazität	0 pF		0,2 pF	Leerlauf
	0 pF bis 10 μ F			
	1 pF	1 kHz 10 kHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,31 \cdot 10^{-3} \cdot C$	C = Messwert Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit
	10 pF	1 kHz 10 kHz; 100 kHz 1 MHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot C$ $62 \cdot 10^{-6} \cdot C$ $0,10 \cdot 10^{-3} \cdot C$	Betrag der Impedanz $1 \Omega \leq Z \leq 110 \text{ M}\Omega$
	100 pF	1 kHz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot C$	kleinste angebbare Festwert-
	1 nF	1 kHz 100 kHz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot C$ $0,10 \cdot 10^{-3} \cdot C$	Messunsicherheiten bei direkter Messung oder Substitution an
	10 nF	100 Hz 1 kHz 10 kHz	$0,20 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,12 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,11 \cdot 10^{-3} \cdot C$	GR 1403 / 1404 / 1409
	100 nF	100 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot C$	oder baugleich
	1 μ F	100 Hz; 1 kHz 10 kHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,20 \cdot 10^{-3} \cdot C$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen

Hochfrequenzmessgrößen

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Oszilloskope vertikal	1 mV bis 5 V 5 mV bis 200 V	DC bis 10 kHz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 12 \mu\text{V}$	U : Messwert 50 Ω 1 M Ω
Oszilloskop horizontal	25 ps bis 40 s		$0,12 \cdot 10^{-6} \cdot T + 0,1 \text{ ps}$	T : Messwert
Bandbreite f (Frequenzgang)	40 Hz bis 6 GHz	EURAMET Calibration Guide No. 7 Version 1	$6,3 \cdot 10^{-3} \cdot f^2/\text{GHz}$ $+ 20 \cdot 10^{-3} \cdot f$	f = Messwert
	> 6 GHz bis 40 GHz		$75 \cdot 10^{-3} \cdot f$	
Anstiegszeit	30 ps bis 45 ps > 45 ps bis 1 ms	0,1 V bis 3 V	5 ps $10 \cdot 10^{-3} \cdot T + 3 \text{ ps}$	Fluke 9500/9550
	70 ps bis 85 ps > 85 ps bis 310 ps > 310 ps bis 650 ps > 650 ps bis 1 ms	0,1 V bis 3 V	$78 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $67 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $58 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $56 \cdot 10^{-3} \cdot T$	errechnet aus der 3 dB Bandbreite T : Messwert
Frequenz f Zeitbasis	10 MHz		$0,2 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
Pulsmessgrößen Anstiegszeit (z.B. Oszilloskop- kalibrator)	15 ps bis 10 ns	0,1 V bis 40 V in 50 Ω	$10 \cdot 10^{-3} \cdot T + 3 \text{ ps}$	Tektronix CSA8000/80E01 ext. Triggersignal erforderlich
	160 ps bis 10 ms	0,1 V bis 2 V in 50 Ω	$30 \cdot 10^{-3} \cdot T + 30 \text{ ps}$	Agilent 54854
Burst-Generator Ausgangsspannung Spitzenwert U_s	100 V bis 4 kV	unter 50 Ω oder 1 k Ω Last	$48 \cdot 10^{-3} \cdot U_s$	
Anstiegszeit und Impulsdauer T_r	3 ns bis 1 μs		$41 \cdot 10^{-3} \cdot T_r$	
Burstdauer und Burstperiode T	10 μs bis 1 s		$5 \cdot 10^{-3} \cdot T$	
Impulsfrequenz f	100 Hz bis 500 kHz		$1 \cdot 10^{-3} \cdot f$	
ESD-Generator Anstiegszeit t_r der Spitzenstromstärke	300 ps bis 3 ns		$3 \% \cdot t_r + 15 \text{ ps}$	Messbereich bezogen auf die Spitzenstromstärke I_p
Entladestromstärke I	1,5 A bis 35 A		$4,3 \% \cdot I + 0,15 \text{ A}$	
Stoßspannungs- generator Stirnzeit $t_{r,Us}$ der Leerlaufspannung	15 ns bis 100 ms		$3 \% \cdot t_{r,Us} + 1 \text{ ns}$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Stirnzeit $t_{r,Is}$ der Kurzschluss- stromstärke	100 ns bis 100 ms		$3 \% \cdot t_{r,Is} + 2 \text{ ns}$	
Rückenhalfwertszeit t_H der Kurvenform	0,5 μs bis 100 ms		$5 \% \cdot t_H$	
Scheitelwert der Leerlaufspannung U_S	0,1 kV bis 7 kV		$2,5 \% \cdot U_S$	
Scheitelwert der Kurzschluss- stromstärke I_S	10 A bis 5 kA		$3,5 \% \cdot I_S$	
	> 5 kA bis 10 kA		$3,8 \% \cdot I_S$	
Pulsförmige Messgrößen ^{c)} Messempfänger Anzeigeverhalten bei Impulsen		EN 55016-1-1:2015		
Amplitudenbeziehung (absolute Kalibrierung)	9 kHz bis 150 kHz		0,35 dB	Band A
	> 150 kHz bis 30 MHz			Band B
	> 30 MHz bis 300 MHz		0,40 dB	Band C
	> 300 MHz bis 1 GHz			Band D
Änderung der Anzeige mit der Pulsfrequenz (relative Kalibrierung)	Pulswiederholfrequenz			
	0,1 Hz bis 2 kHz		0,30 dB	Band A
	0,1 Hz bis 50 kHz			Band B
	0,1 Hz bis 1 MHz		0,35 dB	Band C und Band D

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Eingangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Leistungs- Messgeräten	10 fW bis < 100 fW	QMH XIII.2 Version 2.0		PC Typ-N *)
		DC bis 2 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	bis 18 GHz
		> 2 GHz bis < 5 GHz	$26 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC-3,5 mm *)
		5 GHz bis < 9 GHz	$34 \cdot 10^{-3} \cdot P$	bis 33 GHz
		9 GHz bis < 12 GHz	$40 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC-2,92 mm *)
		12 GHz bis 15 GHz	$48 \cdot 10^{-3} \cdot P$	bis 40 GHz
		> 15 GHz bis 18 GHz	$54 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	100 fW bis 1 pW	QMH XIII.2 Version 2.0		*) Andere
		DC bis 100 MHz	$18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Konnektoren
		> 100 MHz bis 2 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	erhöhen die
		> 2 GHz bis 8 GHz	$22 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Messunsicherheit.
		> 8 GHz bis 12 GHz	$24 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 40 GHz	$29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	P = Messwert (W)
	> 1 pW bis 10 pW	QMH XIII.2 Version 2.0		
		DC bis 100 MHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 100 MHz bis 2 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz	$18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 12 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 26,5 GHz	$26 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 26,5 GHz bis 40 GHz	$29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 10 pW bis 1 nW	QMH XIII.2 Version 2.0		
		DC bis 100 MHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 100 MHz bis 2 GHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 12 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 40 GHz	$22 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 1 nW bis 100 nW	QMH XIII.2 Version 2.0		
		DC bis 2 GHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 12 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 40 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Eingangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Leistungs- Messgeräten	> 100 nW bis 10 µW	QMH XIII.2 Version 2.0		PC Typ-N *)
		DC bis 100 MHz	$7,1 \cdot 10^{-3} \cdot P$	bis 18 GHz
		> 100 MHz bis 2 GHz	$9,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC-3,5 mm *)
		> 2 GHz bis 8 GHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$	bis 33 GHz
		> 8 GHz bis 12 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC-2,92 mm *)
		> 12 GHz bis 40 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	bis 40 GHz
	> 10 µW bis 100 mW	QMH XIII.2 Version 2.0		*) Andere
		DC bis 100 MHz	$6,1 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Konnektoren
		> 100 MHz bis 2 GHz	$7,9 \cdot 10^{-3} \cdot P$	erhöhen die
		> 2 GHz bis 8 GHz	$9,3 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Messunsicherheit.
		> 8 GHz bis 12 GHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$	P = Messwert (W)
		> 12 GHz bis 40 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
HF-Leistung Ausgangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Quellen	1 mW	QMH XIII.1 Version 6.0		Substitution
		50 MHz	$5 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	0,1 pW bis < 10 pW	QMH XIII.1 Version 6.0		PC Typ-N *)
		50 MHz	$27 \cdot 10^{-3} \cdot P$	bis 18 GHz
		10 MHz bis 2 GHz	$30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC-3,5 mm *)
		> 2 GHz bis 3 GHz	$35 \cdot 10^{-3} \cdot P$	bis 33 GHz
	10 pW bis < 1 nW	QMH XIII.1 Version 6.0		PC-2,92 mm *)
		50 MHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	bis 40 GHz
		10 MHz bis 2 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	*) Andere
		> 2 GHz bis 3 GHz	$31 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Konnektoren erhöhen die
	1 nW bis < 100 nW	QMH XIII.1 Version 6.0		Messunsicherheit.
		50 MHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		10 MHz bis 2 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$f \leq 5$ GHz:
		> 2 GHz bis 4 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,025$
		> 4 GHz bis 12 GHz	$38 \cdot 10^{-3} \cdot P$	5 GHz < $f \leq 20$ GHz:
		> 12 GHz bis 18 GHz	$71 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,1$
		> 18 GHz bis 26,5 GHz	$93 \cdot 10^{-3} \cdot P$	20 GHz < $f \leq 33$ GHz:
				$ \Gamma_G \leq 0,15$
	100 nW bis < 1 µW	QMH XIII.1 Version 6.0		33 GHz < $f \leq 40$ GHz:
		8 kHz bis < 10 MHz	$28 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,3$
		10 MHz bis 50 MHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 50 MHz bis 4 GHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	f = Frequenz (Hz)
		> 4 GHz bis 5 GHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	P = Messwert (W)
		> 5 GHz bis 12 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G $ =
		> 12 GHz bis 20 GHz	$28 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Reflexionsfaktor des
		> 20 GHz bis 33 GHz	$37 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Kalibriergegen-
		> 33 GHz bis 40 GHz	$90 \cdot 10^{-3} \cdot P$	standes

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Ausgangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Quellen	1 μ W bis < 10 μ W	QMH XIII.1 Version 6.0		
		8 kHz bis < 10 MHz	$18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC Typ-N *)
		10 MHz bis 50 MHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	bis 18 GHz
		> 50 MHz bis 4 GHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC-3,5 mm *)
		> 4 GHz bis 5 GHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	bis 33 GHz
		> 5 GHz bis 12 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC-2,92 mm *)
		> 12 GHz bis 20 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	bis 40 GHz
		> 20 GHz bis 33 GHz	$37 \cdot 10^{-3} \cdot P$	*) Andere
		> 33 GHz bis 40 GHz	$90 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit.
	10 μ W bis < 100 μ W	QMH XIII.1 Version 6.0		
		DC bis < 10 MHz	$9,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		10 MHz bis 100 MHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$f \leq 5$ GHz:
		> 100 MHz bis 2 GHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,025$
		> 2 GHz bis 8 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	5 GHz < $f \leq 20$ GHz:
		> 8 GHz bis 10 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,1$
		> 10 GHz bis 12 GHz	$16 \cdot 10^{-3} \cdot P$	20 GHz < $f \leq 33$ GHz:
		> 12 GHz bis 30 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,15$
	100 μ W bis 0,1 W	QMH XIII.1 Version 6.0		33 GHz < $f \leq 40$ GHz:
		DC bis < 10 MHz	$5,6 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,3$
		10 MHz bis 100 MHz	$7,5 \cdot 10^{-3} \cdot P$	f = Frequenz (Hz)
		> 100 MHz bis 2 GHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot P$	P = Messwert (W)
		> 2 GHz bis 8 GHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G $ =
		> 8 GHz bis 10 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Reflexionsfaktor des
		> 10 GHz bis 12 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Kalibriergegen-
		> 12 GHz bis 30 GHz	$19 \cdot 10^{-3} \cdot P$	standes
	> 0,1 W bis 1 W	QMH XIII.1 Version 6.0		
		DC bis 50 MHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 50 MHz bis 2 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 4 GHz	$16 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 4 GHz bis 12 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 1 W bis 70 W	QMH XIII.1 Version 6.0		
		DC bis 3 GHz	$38 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 70 W bis 250 W	QMH XIII.1 Version 6.0		
		DC bis 500 MHz	$37 \cdot 10^{-3} \cdot P$	

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Spannung U_{HF} Quellen mit HF- Spannungsanzeige bezüglich 50 Ω	2,2 μ V bis 220 μ V	DC bis 3 GHz	$W(U_{HF}) = \frac{W(P)}{2}$	$W(P)$ ist die relative Unsicherheit der gemessenen Leistung an $Z_0 = 50 \Omega$ (**)
	220 μ V bis 7 V	DC bis 18 GHz		
	2,2 μ V bis 220 μ V	DC bis 3 GHz		(***)
	2,2 mV bis 2 V	DC bis 40 GHz		
HF-Spannung U_{HF} Messgeräte und Empfänger mit HF- Spannungsanzeige bezüglich 50 Ω	0,7 μ V bis 2 V	DC bis 18 GHz	$W(U_{HF}) = \frac{W(P_{inc})}{2}$	$W(P_{inc})$ ist die relative Unsicherheit der eingestrahlten Leistung bezüglich $Z_0 = 50 \Omega$ (**)
	2,2 mV bis 2 V	DC bis 40 GHz		(***)
HF-Leistung Rauschanzeige von Empfängern	DC bis 40 GHz		1,6 dB	Leistungen > -170 dB (1 mW) bezogen auf 1 Hz Bandbreite
Signalpegeldifferenz	0 dBc bis 100 dBc	100 Hz bis 26,5 GHz 100 Hz bis 40 GHz	1,3 dB 2,7 dB	SNR $\geq$ 12 dB
Bandbreite Filter	1 Hz bis 10 MHz		0,5 %	Signal zu Rausch- Abstand SNR $\geq$ 70 dB
Formfaktor	> 1:1 bis 5:1		3 %	Signal zu Rausch- Abstand SNR $\geq$ 15 dB
	> 5:1 bis 10:1		6 %	
	> 10:1 bis 20:1		12 %	
Umschaltabweichung			0,02 dB	

Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Anzeigelinearität	0 dB bis 30 dB > 30 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB > 80 dB bis 100 dB > 100 dB bis 110 dB	100 kHz bis 500 MHz	0,06 dB 0,07 dB 0,09 dB 0,1 dB 0,2 dB	SNR $\geq$ 50 dB $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ $f \leq 500$ MHz
Eingangsabschwächer oder ZF-Verstärker	0 dB bis 30 dB > 30 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB > 80 dB bis 100 dB > 100 dB bis 110 dB	100 kHz bis 500 MHz	0,06 dB 0,07 dB 0,09 dB 0,1 dB 0,2 dB	Vergleich mit externem Stufenabschwächer $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ $f \leq 500$ MHz
	0 dB bis 30 dB > 30 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB	100 kHz bis 500 MHz	0,04 dB 0,06 dB 0,08 dB	stufenweiser Anzeigevergleich SNR $\geq$ 50 dB, Empfängerlinearität < (0,01 dB + 0,005 dB/10 dB)
HF-Verstärkung Verstärker	0 dB bis 70 dB	DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 2 GHz > 2 GHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 18 GHz	0,19 dB 0,26 dB 0,3 dB 0,5 dB	BNC-Konnektor bis max. 2 GHz N-Konnektor und BNC-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	0 dB bis 70 dB	DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	0,21 dB 0,3 dB 0,6 dB 0,7 dB	2,92 mm kompatibler Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
HF-Stromstärke Stromzangen	100 μ A bis 50 mA	40 Hz bis 10 MHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot I$	Tektronix 015-0601- 50. Im Verbund mit Oszilloskop I: Messwert f: Frequenz in MHz
		> 10 MHz bis 30 MHz	$18 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
		> 30 MHz bis 65 MHz	$20 \cdot 10^{-6} f^2 \cdot I$	
Nicht-Linearität von HF- Leistungs-messgeräten	10 nW bis 1 W	50 MHz	$5,5 \cdot 10^{-3}$ (0,024 dB)	R&S NRVC-B2 60 dB max.

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Reflexionsfaktor ^{c)} Betrag $ \Gamma $	0 bis 1	9 kHz bis 18 GHz EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,003 bis 0,013 Siehe Matrix M.3	N-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors
	0 bis 1	9 kHz bis 33 GHz EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,003 bis 0,016 Siehe Matrix M.4	3,5 mm Konnektor Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors
	0 bis 1	45 MHz bis 45 GHz EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,004 bis 0,017 Siehe Matrix M.5	2,92 mm Konnektor Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors
HF-Reflexionsfaktor ^{c)} Phasenwinkel φ	-180° bis +180°	9 kHz bis 18 GHz EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,2° bis 4,7° Siehe Matrix M.6	N-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	-180° bis +180°	9 kHz bis 33 GHz EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,3° bis 5,8° Siehe Matrix M.7	3,5 mm Konnektor
	-180° bis +180°	45 MHz bis 45 GHz EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,3° bis 6,3° Siehe Matrix M.8	2,92 mm Konnektor
HF-Dämpfung Dämpfungsglieder	0 dB bis 30 dB	100 kHz bis 10 GHz > 10 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	0,03 dB 0,05 dB 0,09 dB 0,10 dB	L ist die gemessene Dämpfung, ****) $ \Gamma_{DUT} \leq 0,01$ $f \leq 500$ MHz $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ 500 MHz < $f \leq 10$ GHz $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,08$ 10 GHz < $f \leq 18$ GHz $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,1$ 18 GHz < $f \leq 40$ GHz
	> 30 dB bis 60 dB	100 kHz bis 10 GHz > 10 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	0,001 dB/dB · L 0,02 dB + 0,001 dB/dB · L 0,10 dB + 0,001 dB/dB · L 0,11 dB + 0,001 dB/dB · L	

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Dämpfung Dämpfungsglieder	> 60 dB bis 70 dB	100 kHz bis 500 MHz > 500 MHz bis 3 GHz	0,07 dB 0,10 dB	$ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,01$ $f \leq 500 \text{ MHz}$ $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ $500 \text{ MHz} < f \leq 3 \text{ GHz}$
	> 70 dB bis 80 dB	100 kHz bis 500 MHz > 500 MHz bis 3 GHz	0,08 dB 0,2 dB	
	> 80 dB bis 100 dB	100 kHz bis 500 MHz > 500 MHz bis 3 GHz	0,1 dB 0,3 dB	
HF-Dämpfung ^{c)}	0 dB bis 60 dB	9 kHz bis 18 GHz EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,01 dB bis 0,09 dB Siehe Matrix M.9	N-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	0 dB bis 60 dB	9 kHz bis 33 GHz EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,01 dB bis 0,22 dB Siehe Matrix M.10	3,5 mm Konnektor
	0 dB bis 60 dB	45 MHz bis 45 GHz EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,01 dB bis 0,32 dB Siehe Matrix M.11	2,92 mm Konnektor
HF-Dämpfung ^{c)} Phasenwinkel φ	-180° bis +180°	9 kHz bis 18 GHz 0 dB bis 60 dB EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,2° bis 0,8° Siehe Matrix M.12	N-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	-180° bis +180°	9 kHz bis 33 GHz 0 dB bis 60 dB EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,2° bis 1,8° Siehe Matrix M.13	3,5 mm Konnektor
	-180° bis +180°	45 MHz bis 45 GHz 0 dB bis 60 dB EURAMET Calibration Guide No. 12 Version 3.0	0,2° bis 2,5° Siehe Matrix M.14	2,92 mm Konnektor

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01
Matrix M.3 „HF-Reflexionsfaktor, Betrag $|\Gamma|$; N-Konnektor 50 Ω “

Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors.

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,1	0,003 bis 0,005	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,2	0,003 bis 0,005	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,3	0,003 bis 0,006	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,4	0,003 bis 0,005	0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,5	0,003 bis 0,006	0,004	0,004 bis 0,009	0,008 bis 0,009
0,6	0,004 bis 0,006	0,004 bis 0,005	0,004 bis 0,009	0,009
0,7	0,004 bis 0,006	0,005	0,005 bis 0,010	0,009 bis 0,010
0,8	0,004 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,010	0,010
0,9	0,004 bis 0,007	0,006	0,005 bis 0,011	0,011 bis 0,012
1	0,003 bis 0,006	0,004 bis 0,006	0,004 bis 0,012	0,011 bis 0,013

Matrix M.4 „HF-Reflexionsfaktor, Betrag $|\Gamma|$; 3,5 mm Konnektor“

Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors.

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0	0,003 bis 0,004	0,003	0,003 bis 0,004	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010
0,1	0,003 bis 0,005	0,003	0,003 bis 0,004	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010
0,2	0,003 bis 0,006	0,003 bis 0,004	0,004 bis 0,005	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010
0,3	0,003 bis 0,006	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,011
0,4	0,004 bis 0,005	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,011
0,5	0,004 bis 0,006	0,004 bis 0,005	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,011
0,6	0,004 bis 0,006	0,005	0,005 bis 0,006	0,006	0,006 bis 0,009	0,009 bis 0,012
0,7	0,004 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,010	0,009 bis 0,013
0,8	0,004 bis 0,007	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,010	0,010 bis 0,014
0,9	0,004 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,008	0,007 bis 0,008	0,007 bis 0,011	0,011 bis 0,015
1	0,004 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,008	0,006 bis 0,009	0,007 bis 0,012	0,011 bis 0,016

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01
Matrix M.5 „HF-Reflexionsfaktor, Betrag $|\Gamma|$; 2,92 mm Konnektor“

Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors.

Betrag $ \Gamma $	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,1	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,2	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,3	0,004	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,4	0,004	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,5	0,004 bis 0,005	0,005	0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,012
0,6	0,005	0,005	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,009	0,008 bis 0,011	0,010 bis 0,011	0,010 bis 0,012
0,7	0,005 bis 0,006	0,005	0,005 bis 0,006	0,006	0,006 bis 0,009	0,009 bis 0,012	0,011 bis 0,012	0,011 bis 0,013
0,8	0,005 bis 0,006	0,006	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,010	0,009 bis 0,013	0,012 bis 0,013	0,012 bis 0,014
0,9	0,005 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,008	0,007 bis 0,008	0,007 bis 0,011	0,010 bis 0,014	0,013 bis 0,014	0,013 bis 0,015
1	0,005 bis 0,007	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,008	0,007 bis 0,008	0,006 bis 0,012	0,011 bis 0,015	0,014 bis 0,015	0,014 bis 0,017

Matrix M.6 „HF-Reflexionsfaktor, Phasenwinkel φ ; N-Konnektor 50 Ω “

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0,1	1,4° bis 2,2°	1,5° bis 1,9°	1,5° bis 4,5°	4,4° bis 4,7°
0,2	0,7° bis 1,4°	0,8° bis 1,0°	0,8° bis 2,3°	2,2° bis 2,4°
0,3	0,5° bis 1,0°	0,6° bis 0,7°	0,6° bis 1,5°	1,5° bis 1,6°
0,4	0,4° bis 0,7°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 1,2°	1,2°
0,5	0,4° bis 0,6°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 1,0°	1,0°
0,6	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,9°	0,9°
0,7	0,3° bis 0,5°	0,4°	0,4° bis 0,8°	0,8°
0,8	0,3° bis 0,5°	0,4°	0,4° bis 0,8°	0,7° bis 0,8°
0,9	0,3° bis 0,4°	0,4°	0,4° bis 0,8°	0,7° bis 0,8°
1	0,2° bis 0,4°	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°

Matrix M.7 „HF-Reflexionsfaktor, Phasenwinkel φ ; 3,5 mm Konnektor“

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0,1	1,5° bis 2,6°	1,6° bis 1,7°	1,7° bis 2,3°	2,3° bis 2,6°	2,4° bis 4,2°	4,1° bis 5,8°
0,2	0,8° bis 1,5°	0,9°	0,9° bis 1,2°	1,2° bis 1,4°	1,3° bis 2,2°	2,2° bis 3,0°
0,3	0,6° bis 1,1°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,0°	1,0° bis 1,6°	1,6° bis 2,1°
0,4	0,5° bis 0,8°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,8°	0,7° bis 0,9°	0,8° bis 1,3°	1,3° bis 1,7°
0,5	0,5° bis 0,7°	0,5°	0,5° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°	0,8° bis 1,2°	1,1° bis 1,5°
0,6	0,4° bis 0,6°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,1°	1,1° bis 1,4°
0,7	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°
0,8	0,3° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°
0,9	0,3° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°
1	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,5°	0,5° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	0,9° bis 1,2°

Matrix M.8 „HF-Reflexionsfaktor, Phasenwinkel φ ; 2,92 mm Konnektor“

Betrag Γ	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0,1	2,0° bis 2,1°	2,0°	2,0° bis 2,3°	2,2° bis 2,3°	2,2° bis 4,2°	4,2° bis 5,3°	5,3° bis 5,4°	5,3° bis 6,3°
0,2	1,0° bis 1,1°	1,0° bis 1,1°	1,0° bis 1,2°	1,2°	1,2° bis 2,2°	2,1° bis 2,7°	2,7°	2,7° bis 3,2°
0,3	0,7° bis 0,8°	0,7°	0,7° bis 0,9°	0,8° bis 0,9°	0,8° bis 1,5°	1,5° bis 1,9°	1,9°	1,9° bis 2,2°
0,4	0,6°	0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7°	0,7° bis 1,2°	1,1° bis 1,5°	1,5°	1,5° bis 1,7°
0,5	0,5° bis 0,6°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6°	0,6° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°	1,2° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
0,6	0,4° bis 0,5°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,2°	1,1° bis 1,3°
0,7	0,4° bis 0,5°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,8°	0,8° bis 1,1°	1,0° bis 1,1°	1,1° bis 1,2°
0,8	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,8°	0,8° bis 1,0°	1,0°	1,0° bis 1,2°
0,9	0,3° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,8°	0,8° bis 1,0°	1,0°	1,0° bis 1,2°
1	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,5°	0,5°	0,5° bis 0,8°	0,7° bis 1,0°	0,9° bis 1,0°	0,9° bis 1,2°

Matrix M.9 „HF-Dämpfung; N-Konnektor 50 Ω “

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0 dB	0,01 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,02 dB
3 dB	0,04 dB bis 0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB
6 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB
10 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB
20 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB
30 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB
40 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
50 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
60 dB	0,05 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB

Matrix M.10 „HF-Dämpfung; 3,5 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0 dB	0,01 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB
3 dB	0,04 dB bis 0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB
6 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB
10 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB
20 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
30 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
40 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB
50 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,10 dB
60 dB	0,05 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,19 dB	0,15 dB bis 0,22 dB

Matrix M.11 „HF-Dämpfung; 2,92 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0 dB	0,01 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB bis 0,04 dB	0,03 dB
3 dB	0,04 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB
6 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
10 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
20 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB bis 0,08 dB
30 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB	0,07 dB bis 0,08 dB
40 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB	0,07 dB bis 0,08 dB	0,08 dB bis 0,09 dB
50 dB	0,05 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,10 dB	0,09 dB bis 0,10 dB	0,10 dB bis 0,13 dB
60 dB	0,06 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,18 dB	0,15 dB bis 0,22 dB	0,17 dB bis 0,22 dB	0,20 dB bis 0,32 dB

Matrix M.12 „HF-Dämpfung; Phasenwinkel φ ; N-Konnektor 50 Ω “

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0 dB	0,2°	0,2°	0,2° bis 0,4°	0,4° bis 0,6°
3 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
6 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
10 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
20 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
30 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
40 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
50 dB	0,4°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
60 dB	0,4° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°

Matrix M.13 „HF-Dämpfung; Phasenwinkel φ ; 3,5 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0 dB	0,2°	0,2°	0,2° bis 0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,9°	0,9° bis 1,0°
3 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
6 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
10 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
20 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
30 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
40 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°
50 dB	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°
60 dB	0,4° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°	0,8° bis 1,5°	1,3° bis 1,8°

Matrix M.14 „HF-Dämpfung; Phasenwinkel φ ; 2,92 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0 dB	0,2°	0,2°	0,2° bis 0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,9°	0,9° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°	1,2° bis 1,4°
3 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
6 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
10 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
20 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
30 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
40 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°	1,2° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
50 dB	0,4°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°	1,2° bis 1,4°	1,4° bis 1,7°
60 dB	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°	0,8° bis 1,5°	1,3° bis 1,8°	1,6° bis 1,9°	1,8° bis 2,5°

Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen - Optische Messgrößen
Radiometrie
Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingunge n / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
optische Strahlungsleistung faseroptische Leistungsmessgeräte	1 μ W bis 0,5 mW	1310 nm, 1550 nm 850 nm 654 nm	1,3 %	Konnektor FC, ST, SC, SMA, HMS-10 oder adaptierbar abweichende Wellenlängen (780 nm, 635 nm, 1625 nm) interpoliert
			2,2 %	
			2,2 %	
Nichtlinearität faseroptischer Strahlungsempfänger	10 nW bis 160 μ W	1310 nm, 1550 nm, 850 nm	$1,8 \cdot 10^{-3}$ (0,008 dB)	Additionsmethode
	0,1 nW bis < 0,32 nW		$20 \cdot 10^{-3}$ (0,085 dB)	Vergleichsmethode
	0,32 nW bis < 3,2 nW		$7,1 \cdot 10^{-3}$ (0,031 dB)	
	3,2 nW bis 0,5 μ W		$6,0 \cdot 10^{-3}$ (0,026 dB)	
Dämpfung oder Verstärkung faseroptischer Komponenten	0 dB bis 50 dB	Wellenlängen: 1310 nm, 1550 nm, 850 nm	$6,0 \cdot 10^{-3}$ (0,026 dB)	
	> 50 dB bis 60 dB		$7,1 \cdot 10^{-3}$ (0,031 dB)	
	> 60 dB bis 70 dB		$20 \cdot 10^{-3}$ (0,085 dB)	
Zentralwellenlänge λ	350 nm bis < 700 nm	Referenzleistung: ca. 0,5 mW	0,5 nm	
	700 nm bis < 1250 nm		2,5 μ m	
	1250 nm bis 1700 nm		2 μ m	

Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen - Optische Messgrößen

Photometrie

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Transmissionsfilter Transmission T	16 % bis 60 % > 60 % bis 76 % > 76 % bis < 100 %	QMH Kapitel XXXIV v4.0 Nennwerte in den Trübungswerten der Normale	0,65 % 0,70 % 0,80 %	
Trübungsgrad N	> 0 % bis < 24 % 24 % bis < 40 % 40 % bis 84 %		0,80 % 0,70 % 0,65 %	
Trübungskoeffizient k	Messkammerlänge 0,43 m > 0 m ⁻¹ bis 4,3 m ⁻¹		0,020 m ⁻¹ bis 0,050 m ⁻¹	Trübungskoeffizient k berechnet aus dem Trübungsgrad N . Unsicherheitsintervall $U(k)$ berechnet aus dem Unsicherheits- intervall des Trübungsgrads $U(N)$. Andere Messkammerlängen erhöhen die Messunsicherheit.
Beleuchtungsstärke E	0 lx	QMH XXXI	0,01 lx	Referenz-Null
	900 lx bis 2000 lx		$1,7 \% \cdot E$	Normlicht
	≥ 5 lx bis < 10 klx		$1,9 \% \cdot E$	LED-Licht
	≥ 10 klx bis 110 klx		$9,0 \cdot 10^{-8} \cdot E^2 / \text{lx}$ + $0,02 \cdot E - 13$ lx	

Dimensionelle Messgrößen

Länge und Winkel

Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße ^{c)}	bis 500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006	$20\text{ }\mu\text{m} + 15 \cdot 10^{-6} \cdot l$	/: Messwert
Bügelmessschrauben ^{c)}	bis 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1:2001	$2\text{ }\mu\text{m} + 6 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Messuhren mit Skalanzeige ^{c)}	bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.1:2014	$1,5\text{ }\mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Messuhren mit Ziffernanzeige ^{c)}	bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.4:2020	$1,5\text{ }\mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Feinzeiger ^{c)}	bis 3 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.2:2002	0,9 μm	
Fühlhebelmessgeräte ^{c)}	bis 1,6 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.3:2002		
Parallelendmaße aus Stahl oder Keramik nach DIN ISO 3650 ^{c)}	0,5 mm bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 3.1:2004 Messung der Abweichung l_c vom Nennmaß l_n durch Unterschiedsmessung	$0,1\text{ }\mu\text{m} + 0,8 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
	in den Nennmaßen der Normale	Messung der Abweichungen f_o und f_u vom Mittenmaß durch 5-Punkte- Unterschiedsmessung	0,08 μm	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Zylindrische Normale Ringe Durchmesser ^{c)}	3 mm bis 125 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006	$0,7 \mu\text{m} + 0,8 \cdot 10^{-6} \cdot d$	d ist der gemessene Durchmesser
	> 125 mm bis 300 mm	Option 3	$0,6 \mu\text{m} + 2,1 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Dorne Durchmesser ^{c)}	1 mm bis 125 mm	VDI/VDE/DGQ 2618	$0,5 \mu\text{m} + 1,2 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
	> 125 mm bis 300 mm	Blatt 4.1:2006 Option 3	$0,3 \mu\text{m} + 2,8 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Prüfstifte Durchmesser ^{c)}	1 mm bis 20 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.2:2006 Option 1	$0,5 \mu\text{m} + 1,2 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Gewindelehren (ein- und mehrgängige zylindrische Außen- und Innengewinde mit geradlinigen Flanken, symmetrischem Profil, Nennsteigung und Nennprofilwinkel) Außengewinde ^{c)} Einfacher Flankendurchmesser	1 mm bis 125 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.8:2006 Option 1	$2,8 \mu\text{m} + 0,2 \cdot 10^{-6} \cdot d$	d ist der gemessene Flankendurchmesser
	> 125 mm bis 500 mm	Dreidrahtmethode (senkrecht zur Gewindeachse)	$2,7 \mu\text{m} + 1,0 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Innengewinde ^{c)} Einfacher Flankendurchmesser	3 mm bis 125 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.9:2006 Option 1 Zweikugelmethode (senkrecht zur Gewindeachse)	$2,5 \mu\text{m} + 0,3 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Hebelsysteme zur Krafteinleitung an Bremsprüfständen	bis 600 mm	Arbeitsanweisung AA0364 Version 8.0	52 μm	/: Messwert
	600 mm bis 2500 mm		$23 \cdot 10^{-6} \cdot l + 0,12 \text{ mm}$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Nivelliermaßstäbe für Intervallmessungen	bis 100 mm	AA0265-4 Version 8.0	40 µm	Messbereich bezogen auf das Intervall zwischen zwei beliebigen Einteilungsmarken auf dem Maßstab
Bandmaße	0,1 m bis 25 m	AA0265-2.2.1 Version 8.0	$2,4 \text{ mm} + 45 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = gemessene Länge Bandmaße für die Charakterisierung von Scheinwerfer- einstellprüfsystemen
Umfangsmaßbänder aus Stahl		AA0265-3 Version 8.0		Kalibrierung an den Nennwerten der Normale
Durchmesser	150 mm bis 300 mm		62 µm	
Umfang	470 mm bis 950 mm		190 µm	
Elektronische Neigungsmessgeräte	-55° bis -30°	AA0206 Version 1.0	$42 \cdot 10^{-6} \cdot \alpha + 0,00034^\circ$	max. Basislänge 100 mm α = Winkel in °
	-30° bis 30°		0,0016°	
	30° bis 55°		$42 \cdot 10^{-6} \cdot \alpha + 0,00034^\circ$	
Punkt- und Linienlaser Neigungsabweichung	0 mm/m bis 2 mm/m	AA0356 Version 9.0		
	horizontal		0,080 mm/m	
	vertikal		0,10 mm/m	
Position Sensitive Detector / PSD Dioden X- und Y-Achsen- abweichung	bis 5 mm	AA0356 Version 9.0	18 µm	
Längenmessmittel Prüflehren	0 mm bis 75 mm	AA0286-2 Version 2.0 Außenmessung	31 µm	Angenommener Temperaturbereich: 20 °C ± 1 K
	> 75 mm bis 150 mm		37 µm	
	0 mm bis 150 mm	AA0286-2 Version 2.0 Innenmessung	36 µm	Angenommener therm. Ausdehnungs-koeff.: $\alpha = 11,5 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
	0 mm bis 150 mm	AA0286-2 Version 2.0 Tiefenmessung	39 µm	
	0 bis 75 mm	AA0286-2 Version 2.0 Stufenmessung	55 µm	Abweichende Umgebungs- bedingungen und Materialien der zu kalibrierenden Prüflehren erhöhen die Messunsicherheit.
	> 75 mm bis 150 mm		76 µm	

Gleichstrom- und Niederfrequenzmessgrößen

Gleich- und Wechselspannung

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichspannung	0 V		35 nV	Kurzschlussbrücke
	0 V bis 1 V	linearer Step-Up/Down	$0,46 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,18 \mu\text{V}$	U = Messwert
	> 1 V bis 10 V		$0,18 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,67 \mu\text{V}$	
	> 10 V bis 100 V		$0,28 \cdot 10^{-6} \cdot U - 0,34 \mu\text{V}$	
	> 100 V bis 1050 V		$0,24 \cdot 10^{-6} \cdot U + 64 \mu\text{V}$	
Hochspannung Quellen	1 kV bis 10 kV		$7,9 \cdot 10^{-6} \cdot U + 17 \text{ mV}$	U = Messwert
	> 10 kV bis 60 kV		$46 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,95 \text{ V}$	
Wechselspannung	2 mV bis 10 mV	10 Hz; 12,5 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,11 \mu\text{V}$	U = Messwert
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$28 \cdot 10^{-6} \cdot U + 23 \text{ nV}$	Kalibrierung am Josephson- Voltmeter.
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,11 \mu\text{V}$	Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Lastimpedanz und die Wiederhol- barkeit noch zu berücksichtigen.
		625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,12 \mu\text{V}$	
	> 10 mV bis 60 mV	10 Hz; 12,5 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,19 \mu\text{V}$	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$8,6 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
		625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$9,1 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
	> 60 mV bis 7,2 V	10 Hz; 12,5 Hz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,14 \mu\text{V}$	
		20 Hz; 25 Hz; 30 Hz; 37,5 Hz; 40 Hz; 75 Hz; 80 Hz; 125 Hz; 312,5 Hz; 375 Hz	$2,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
		48 Hz; 60 Hz; 62,5 Hz	$4,2 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,14 \mu\text{V}$	
		625 Hz; 937,5 Hz; 1 kHz	$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,16 \mu\text{V}$	
Wechselspannung	2 mV bis < 22 V	10 Hz bis 1 MHz		U = Messwert
		10 Hz; 20 Hz; 40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz; 300 kHz	$0,29 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		500 kHz	$0,32 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		1 MHz	$0,43 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	6 mV	10 Hz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		20 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot U$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung	6 mV	40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U$	U = Messwert Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit. Kalibrierung an AC/DC-Transfer- normal. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschluss- impedanz und die Wiederholbarkeit zu berücksichtigen.
		300 kHz	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		500 kHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		1 MHz	$0,22 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	10 mV	10 Hz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		20 Hz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		300 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		500 kHz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		1 MHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		10 Hz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
	20 mV	20 Hz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz; 200 kHz	$86 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		300 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		500 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		1 MHz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot U$	
		10 Hz	$54 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	60 mV	200 kHz; 300 kHz	$46 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$60 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$95 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		10 Hz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	100 mV	55 Hz; 120 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$53 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		10 Hz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	200 mV	55 Hz; 120 Hz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung	200 mV	400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$12 \cdot 10^{-6} \cdot U$	U = Messwert Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit. Kalibrierung an AC/DC-Transfer- normal. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschluss- impedanz und die Wiederholbarkeit zu berücksichtigen.
		100 kHz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$33 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$49 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	600 mV	10 Hz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$33 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$50 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	1 V	10 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$7 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	2 V	10 Hz	$38 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$12 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$7 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	4 V; 6 V	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$35 \cdot 10^{-6} \cdot U$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01
Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung	8 V; 10 V	10 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot U$	U = Messwert Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit. Kalibrierung an AC/DC-Transfer- normal. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschluss- impedanz und die Wiederholbarkeit zu berücksichtigen.
		20 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		40 Hz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz; 100 kHz	$8 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$47 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	20 V	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		40 Hz	$11 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz; 70 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		500 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 MHz	$49 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	12 V; 15 V; 19 V	1 kHz; 10 kHz; 100 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	> 22 V bis 70 V	10 Hz bis 300 kHz		
	60 V	10 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz; 40 Hz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz	$9 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		70 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz; 300 kHz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	> 70 V bis 110 V 100 V	10 Hz bis 200 kHz		
		10 Hz; 20 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		40 Hz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		70 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		200 kHz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot U$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselspannung	> 110 V bis 700 V 200 V	10 Hz bis 100 kHz		U = Messwert Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit. Kalibrierung an AC/DC-Transfer- normal. Bei der Kalibrierung von Messgeräten sind der Einfluss der Last-/ Anschluss- impedanz und die Wiederholbarkeit zu berücksichtigen.
		10 Hz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		20 Hz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		40 Hz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz	$15 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz;	$13 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		10 kHz; 20 kHz; 50 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		70 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		40 Hz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		1 kHz; 10 kHz; 20 kHz; 50 kHz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		70 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
	> 700 V bis 1000 V 1000 V	10 Hz bis 100 kHz 40 Hz	$16 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz; 20 kHz	$14 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		50 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		70 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
		100 kHz	$42 \cdot 10^{-6} \cdot U$	
Hochspannung Quellen	1 kV bis 10 kV	10 Hz bis 20 kHz	$50 \cdot 10^{-6} \cdot U + 2 \text{ V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,34 \cdot 10^{-3} \cdot U + 1,6 \text{ V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$1,6 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,9 \text{ V}$	
	> 10 kV bis 40 kV	10 Hz bis 20 kHz	$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,7 \text{ V}$	
		> 20 kHz bis 50 kHz	$0,43 \cdot 10^{-3} \cdot U + 2,1 \text{ V}$	
		> 50 kHz bis 100 kHz	$1,7 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \text{ V}$	
Messgeräte	1 kV bis 10 kV	45 Hz bis 65 Hz	$50 \cdot 10^{-6} \cdot U + 2 \text{ V}$	
	> 10 kV bis 30 kV		$0,10 \cdot 10^{-3} \cdot U + 3,7 \text{ V}$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Rechteckspannung	5 mV bis 220 mV	1 Hz bis 10 kHz	$10 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,36 \mu V + 6,4 \cdot 10^{-9} V/Hz \cdot f$	Abtastverfahren an 10 MΩ Last. Bereichsangabe in Spannung Spitze-Spitze. U = Betragsspitze der Spannung f = Frequenz Der Zusatzeinfluss abweichender Lastbedingungen (wie z. B. 50 Ω oder 1 MΩ ist zu berücksichtigen).
	> 220 mV bis 2,2 V		$9,3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,35 \mu V + 7,0 \cdot 10^{-9} V/Hz \cdot f$	
	> 2,2 V bis 22 V		$9,3 \cdot 10^{-6} \cdot U + 0,58 \mu V + 14 \cdot 10^{-9} V/Hz \cdot f$	
	> 22 V bis 220 V		$12 \cdot 10^{-6} \cdot U + 35 \mu V + 75 \cdot 10^{-9} V/Hz \cdot f$	
Wechselspannung Amplitudenparameter	5 mV bis 5 V	DC bis 10 MHz > 10 MHz bis 100 MHz > 100 MHz bis 300 MHz > 300 MHz bis 1 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,2 \mu V$ $37 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,5 \mu V$ $44 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,4 \mu V$ $70 \cdot 10^{-3} \cdot U$	Oszilloskop als Normal U = Messwert
	> 5 V bis 50 V	DC bis 2 kHz > 2 kHz bis 10 MHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \mu V$ $25 \cdot 10^{-3} \cdot U + 0,7 \mu V$	
Wechselspannung harmonische Oberwellen	2,2 V bis 22 V	40 Hz bis 4 kHz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot U_n + 60 \mu V$	U_n = Spannung der n-ten Harmonischen oder Grundwelle
	> 22 V bis 220 V		$70 \cdot 10^{-6} \cdot U_n + 0,8 mV$	
	> 220 V bis 700 V	40 Hz bis 1 kHz	$80 \cdot 10^{-6} \cdot U_n + 4 mV$	$U_{\text{Spitze}} < 1,4 kV$
		> 1 kHz bis 4 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot U_n + 6 mV$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke harmonische Oberwellen	Grundwelle 0,1 A bis 16 A	40 Hz bis 65 Hz 0,15 A bis 30 A, Spitze	$0,68 \cdot 10^{-3} \cdot I$	I_n = Stromstärke der n-ten Harmonischen
	Harmonische 0,022 A bis 0,22 A	80 Hz bis 1 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot I_n + 3,5 \mu A$	eff.= Effektivwertgrenze des verzerrten Signals
	> 0,22 A bis 0,8 A	0,15 A bis 1,4 A, Spitze		
	0,22 A bis 1,2 A	> 1,4 A bis < 1,8 A, Spitze	$0,55 \cdot 10^{-3} \cdot I_n + 35 \mu A$	
	0,22 A bis 2,2 A			Bei Verwendung von Stromzangen erhöhen sich Messunsicherheit und Bereichsgrenzen min. um den Faktor der verwendeten Windungszahl N.
	> 2,2 A bis 4 A	1,8 A bis < 7 A, Spitze	$0,34 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$	
	1 A bis 8 A	7 A bis 14 A, Spitze	$0,68 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$	
	2 A bis 15 A	> 14 A bis 30 A, Spitze		
	Harmonische 0,022 A bis 0,22 A	> 1 kHz bis 4 kHz	$0,50 \cdot 10^{-3} \cdot I_n + 40 \mu A$	
	> 0,22 A bis 0,8 A	0,15 A bis 1,4 A, Spitze		
	0,22 A bis 1,2 A	> 1,4 A bis < 1,8 A, Spitze	$0,65 \cdot 10^{-3} \cdot I_n + 80 \mu A$	
	0,22 A bis 2,2 A			
	> 2,2 A bis 4 A	1,8 A bis < 7 A, Spitze	$0,34 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$	
	1 A bis 8 A	7 A bis 14 A, Spitze	$0,68 \cdot 10^{-3} \cdot I_n$	
	2 A bis 15 A	> 14 A bis 30 A, Spitze		
Flicker ^{c)} Modulationstiefe $\Delta U/U$ Quellen	0,4 % bis 3,2 %	DIN EN 61000-4-15:2011, Tabelle 5	$1,6 \cdot 10^{-3} \%$	Werte bei $\Delta U/U$ ausgedrückt in $\Delta U/U$ rechteckförmiger Flicker
Messgeräte			$25 \cdot 10^{-3} \%$	
Frequenz	8,3 mHz bis 40 Hz		$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot f$	
P_{st} -Wert	nur $P_{st} = 1$		$2,5 \cdot 10^{-3}$	
Wechselspannung Klirrfaktor k	0 % bis 30 %	45 Hz bis 5 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot k + 0,012 \%$	Werte ausgedrückt in % Klirren
		> 5 kHz bis 30 kHz	$0,8 \cdot 10^{-3} \cdot k + 0,012 \%$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Gleich- und Wechselstromstärke

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromstärke	0 pA bis 10 nA		0,85 fA bis 51 fA	I = Messwert Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
	0 pA		12 fA	
	1 pA		$0,85 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	10 pA		$0,53 \cdot 10^{-3} \cdot I$	
	100 pA	QMH Kap. VIa Vers. 5.0	$75 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	1 nA		$10 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	10 nA		$5,1 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	> 10 nA bis 100 nA		$4,1 \cdot 10^{-6} \cdot I + 10 \text{ fA}$	
	> 100 nA bis < 1 µA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,21 \text{ pA}$	
	1 µA bis 10 µA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,19 \text{ pA}$	
	> 10 µA bis 20 µA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot I + 1,8 \text{ pA}$	
	20 µA bis 200 µA		$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot I + 14 \text{ pA}$	
	200 µA bis 2 mA		$0,54 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,23 \text{ nA}$	
	2 mA bis 10 mA		$1,1 \cdot 10^{-6} \cdot I + 2,4 \text{ nA}$	
	10 mA bis 50 mA		$0,90 \cdot 10^{-6} \cdot I + 25 \text{ nA}$	
	50 mA bis 200 mA		$0,33 \cdot 10^{-6} \cdot I + 0,26 \text{ µA}$	
	200 mA bis 1 A		$12 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	1 A bis 10 A		$16 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	10 A bis 100 A		$28 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	100 A bis 300 A	QMH Kap. VIb.1.1 Vers. 5.0 $T = (23 \pm 2) \text{ °C}$	$37 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
Gleichstromstärke Quellen	300 A bis 700 A		$27 \cdot 10^{-6} \cdot I + 2,3 \text{ mA}$	
Gleichstromstärke Stromzangen und Zangenstrom- wandler	0 A bis 3000 A	1 bis N Wicklungen	$\sqrt{W_{in}^2 + W_{DUT}^2} \cdot I$ jedoch nicht kleiner als $8 \cdot 10^{-6} \cdot I$ oder 6 nA	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Stromstärke der Einfachwicklung. W_{DUT} ist die relative Unsicherheit des Messobjekts im Stromfeld des stromdurchflossenen Leiters.

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke	100 μ A bis 100 A	QMH Kap. VIa Vers. 5.0 10 Hz bis 10 kHz	4,4 nA bis 6,5 mA	
	100 μ A	10 Hz; 20 Hz	$76 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$44 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		10 kHz	$47 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	200 μ A	10 Hz; 20 Hz	$68 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		10 kHz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	0,5 mA	10 Hz; 20 Hz	$64 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz	$28 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		10 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	1 mA	10 Hz	$33 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		20 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		10 kHz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot I$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke	2 mA	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	f = Messwert f = Frequenz
		20 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
	5 mA	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	10 mA	10 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	20 mA	10 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	50 mA	10 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$17 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	100 mA	10 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		1 kHz; 10 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	200 mA	10 Hz	$27 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz; 40 Hz	$24 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		10 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
	500 mA	10 Hz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		20 Hz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot f$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke	1 A	10 Hz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot I$	I = Messwert f = Frequenz
		20 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot I$	Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
	2 A	10 Hz; 20 Hz	$40 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	5 A; 10 A	10 Hz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		20 Hz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$32 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	20 A	10 Hz; 20 Hz	$57 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$53 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	50 A	10 Hz; 20 Hz	$64 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$59 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		1 kHz; 10 kHz	$68 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	100 A	10 Hz; 20 Hz	$75 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
		1 kHz; 10 kHz	$75 \cdot 10^{-6} \cdot I$	
	100 A bis 200 A	QMH Kap. VIb.1.1 Vers. 5.0	12 mA bis 24 mA	
		10 Hz bis 10 kHz	$0,13 \cdot 10^{-3} \cdot I$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromstärke Quellen	200 A bis 300 A	10 Hz bis 1 kHz	$0,30 \cdot 10^{-3} \cdot I - 0,53 \text{ mA}$	I = Messwert f = Frequenz
	300 A bis 495 A	10 Hz bis 65 Hz	$0,48 \cdot 10^{-3} \cdot I + 11 \text{ mA}$	
		65 Hz bis 100 Hz	$0,49 \cdot 10^{-3} \cdot I + 11 \text{ mA}$	
		100 Hz bis 400 Hz	$0,74 \cdot 10^{-3} \cdot I + 7,7 \text{ mA}$	
		400 Hz bis 1 kHz	$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot I + 4,0 \text{ mA}$	
Stromzangen und Zangenstrom- wandler	10 μA bis 2400 A	1 bis N Wicklungen 10 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 10 kHz/ N	$\sqrt{W_{\text{in}}^2 + W_{\text{DUT}}^2} \cdot I$ jedoch nicht kleiner als $90 \cdot 10^{-6} \cdot I$ oder 8 nA	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Stromstärke der Einfachwicklung. W_{DUT} ist die relative Unsicherheit des Messobjekts im Stromfeld des stromdurchflossenen Leiters.
Ersatzableitstrom- stärke I	0,2 μA bis 200 mA	an R_N bis 1 G Ω	$10 \cdot 10^{-6} \cdot I$ bis $5,8 \cdot 10^{-3} \cdot I$ siehe Matrix M.2	Gesamtunsicher-heit U ist abhängig von der rel. Unsicherheit $U(R_N)/R_N$ des Kalibrierwider-standes R_N
Ladung Q	20 pC bis 200 pC		$0,50 \cdot 10^{-3} \cdot Q + 0,025 \text{ pC}$	rechteckförmige Stromimpulse $\geq 1 \text{ s}$, Dauer t und Anstiegszeiten $\leq 10 \mu\text{s}$ als Produkt $Q = I \cdot t$; Gesamtunsicher-heit errechnet aus der rel. Unsicherheit $W(\text{lin})$ der Kalibrierstrom- stärke.
	> 200 pC bis 2 nC		$0,33 \cdot 10^{-3} \cdot Q + 0,05 \text{ pC}$	
	> 2 nC bis 11 C		$60 \cdot 10^{-3} \cdot Q + 0,5 \text{ pC}$	

Matrix M.3 „Ersatzableitstromstärke, vor-Ort-Kalibrierung“

Normalwiderstand R_N	1 k Ω	10 k Ω	100 k Ω	1 M Ω	10 M Ω	100 M Ω	1 G Ω
Nominalspannung	Stromstärke erweiterte Messunsicherheit U in $\mu\text{A/A}$						Stromstärke U in mA/A
60 V	60 mA	6 mA	600 μA	60 μA	6 μA	600 nA	60 nA
110 V	110 mA	11 mA	1,1 mA	110 μA	11 μA	1,1 μA	110 nA
230 V	230 mA	23 mA	2,3 mA	230 μA	23 μA	2,3 μA	230 nA
400 V	400 mA	40 mA	4 mA	400 μA	40 μA	4,0 μA	400 nA

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Gleich- und Wechselstromwiderstand

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromwiderstand	0 Ω	2-Draht-Kurzschluss	0,5 mΩ	R = Messwert
		4-Draht-Kurzschluss	0,35 μΩ	
	10 μΩ bis < 1 GΩ	QMH Kap. VIIa.3 Vers. 5.0 $T = (23 \pm 2) ^\circ\text{C}$	1,6 nΩ bis 110 Ω	Kalibrierung von Messgeräten an den Nennwerten der Normale Zwischenwerte oder abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
	10 μΩ 100 μΩ 1 mΩ 10 mΩ 100 mΩ 1 Ω; 10 Ω; 100 Ω; 1 kΩ; 10 kΩ 100 kΩ; 1 MΩ; 10 MΩ; 100 MΩ	$I = 100\text{ A}$ $I = 50\text{ A}$ $I = 10\text{ A}$	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $34 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $23 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $20 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $5,6 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $0,43 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $1,0 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $0,60 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $0,57 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $1,4 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $1,5 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $4,2 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $11,2 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	1 GΩ bis 120 TΩ 1 GΩ; 10 GΩ; 100 GΩ; 1 TΩ	Messspannung 100 V oder 1000 V	88 kΩ bis 240 MΩ $88 \cdot 10^{-6} \cdot R$ $0,13 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $0,24 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	> 1 TΩ bis 120 TΩ 10 TΩ; 100 TΩ	Messspannung 1000 V	0,48 GΩ bis 187 GΩ $0,48 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $1,87 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	100 μΩ bis 100 Ω	QMH Kap. VIIa.3 Vers. 5.0 $T = (23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ $100\text{ μA} \leq I \leq 100\text{ A}$ 10 Hz bis 10 kHz	13 nΩ bis 1,7 mΩ	R = Messwert I = Stromstärke f = Frequenz
	100 μΩ	10 Hz; 20 Hz	$0,17 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot R$	Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
		1 kHz; 10 kHz	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	1 mΩ	10 Hz	$65 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$63 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$58 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		1 kHz	$61 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$64 \cdot 10^{-6} \cdot R$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	10 mΩ	10 Hz	$46 \cdot 10^{-6} \cdot R$	R = Messwert I = Stromstärke f = Frequenz
		20 Hz	$43 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$37 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		1 kHz; 10 kHz	$35 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	20 mΩ	10 Hz	$45 \cdot 10^{-6} \cdot R$	Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.
		20 Hz	$42 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 Hz	$45 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	50 mΩ	20 Hz	$42 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; kHz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 Hz	$39 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$35 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	100 mΩ; 200 mΩ	40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 Hz	$36 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz; 40 Hz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	0,5 Ω	10 Hz	$34 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		20 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		40 Hz; 55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 Hz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	2 Ω; 5 Ω	20 Hz; 40 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 Hz	$30 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	10 Ω	20 Hz; 40 Hz	$26 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$23 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
	20 Ω	20 Hz; 40 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 1 kHz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 kHz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot R$	
		10 Hz	$22 \cdot 10^{-6} \cdot R$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)								
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen				
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	50 Ω	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot R$	R = Messwert I = Stromstärke f = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.				
		20 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$					
		40 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$					
		55 Hz; 120 Hz; 400 Hz; 500 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$					
		1 kHz	$21 \cdot 10^{-6} \cdot R$					
		10 kHz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$					
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	100 Ω	10 Hz	$29 \cdot 10^{-6} \cdot R$	R = Messwert I = Stromstärke f = Frequenz Zwischenwerte und abweichende Messbedingungen erhöhen die Messunsicherheit.				
		20 Hz	$25 \cdot 10^{-6} \cdot R$					
		40 Hz; 55 Hz	$19 \cdot 10^{-6} \cdot R$					
		120 Hz; 400 Hz	$18 \cdot 10^{-6} \cdot R$					
		500 Hz	$20 \cdot 10^{-6} \cdot R$					
		1 kHz	$31 \cdot 10^{-6} \cdot R$					
		10 kHz	$75 \cdot 10^{-6} \cdot R$					
	100 μΩ bis 10 kΩ	10 Hz bis 10 kHz	$\sqrt{U_I^2 + U_U^2} \cdot R$	R = Messwert Konstantstrom- verfahren U_I ist die relative Unsicherheit der Kalibrierstromstärke U_U ist die relative Unsicherheit der gemessenen Spannung am Widerstand				
					0 Ω bis 10 kΩ > 10 kΩ bis 110 MΩ	20 Hz bis 50 Hz	$2,5 \cdot 10^{-3} \cdot R + 3,1 \text{ m}\Omega$ $2,3 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega +$ $2,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$	R = Messwert Direktmessverfahren
					0 Ω bis 20 kΩ > 20 kΩ bis 110 MΩ	> 50 Hz bis 100 Hz	$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot R + 2,6 \text{ m}\Omega$ $2,3 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega +$ $1,3 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
					0 Ω bis 50 kΩ > 50 kΩ bis 110 MΩ	> 100 Hz bis 1 kHz	$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,3 \text{ m}\Omega$ $1,1 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega +$ $1,2 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
					0 Ω bis < 50 Ω 50 Ω bis 20 kΩ > 20 kΩ bis 110 MΩ	> 1 kHz bis 30 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,2 \text{ m}\Omega$ $0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$ $1,1 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega +$ $0,79 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
					0 Ω bis 20 Ω > 20 Ω bis 20 kΩ	> 30 kHz bis 100 kHz	$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R + 1,2 \text{ m}\Omega$ $0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01
Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Wechselstromwiderstand (Betrag der Impedanz)	> 20 kΩ bis 110 MΩ	> 100 kHz bis 300 kHz	$1,3 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,0 \cdot 10^{-3} \cdot R$	R = Messwert Direktmessverfahren
	0 Ω bis 100 Ω		$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R + 2,2 \text{ m}\Omega$	
	> 100 Ω bis 2 kΩ		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	> 2 kΩ bis 110 MΩ		$4,5 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 0,9 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	0 Ω bis 50 Ω	> 300 kHz bis 1 MHz	$1,3 \cdot 10^{-3} \cdot R + 3,2 \text{ m}\Omega$	
	> 50 Ω bis 2 kΩ		$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
	> 2 kΩ bis 22 MΩ		$15 \cdot 10^{-9} \cdot R^2/\Omega + 1,1 \cdot 10^{-3} \cdot R$	
Energie E Defibrillatortester	5 J bis 150 J	QMH Kapitel XXXV Version 2.0	$2,3 \cdot 10^{-3} \cdot E + 49 \text{ mJ}$	E = Energie Monophasisch oder Biphasisch
	> 150 J bis 360 J		$1,1 \cdot 10^{-3} \cdot E + 0,27 \text{ J}$	
Spannungsverhältnis Brückennormale und Messgeräte	0 mV/V bis 100 mV/V	Gleichspannung Brückenspannung: 1 V bis 10 V AA0386 Version 2.0	0,1 μV/V bis 1,6 μV/V siehe Matrix M.4	Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit.

Matrix M.4 „Spannungsverhältnis“

Brückenspannung Messwert	10 V	5 V	2 V	1 V
0 mV/V	0,10 μV/V	0,10 μV/V	0,17 μV/V	0,35 μV/V
± 2 mV/V	0,10 μV/V	0,11 μV/V	0,26 μV/V	0,51 μV/V
± 5 mV/V	0,10 μV/V	0,13 μV/V	0,27 μV/V	0,52 μV/V
± 10 mV/V	0,10 μV/V	0,16 μV/V	0,31 μV/V	0,56 μV/V
± 20 mV/V	0,16 μV/V	0,20 μV/V	0,38 μV/V	0,66 μV/V
± 50 mV/V	0,35 μV/V	0,39 μV/V	0,58 μV/V	1 μV/V
± 100 mV/V	0,65 μV/V	0,73 μV/V	1,0 μV/V	1,6 μV/V

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Elektrische Leistung

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gleichstromleistung	0 W bis 110 kW	0 mV bis 1100 V 0 µA bis 100 A	$\sqrt{W_U^2 + W_I^2} \cdot P$ jedoch nicht kleiner als $44 \cdot 10^{-6} \cdot P + 5 \text{ fW}$	P = Messwert
Wechselstrom- wirkleistung Festwerte		45 Hz bis 65 Hz 50 V oder 200 V 30 mA; 0,3 A; 2 A; oder 10 A;		P = Messwert PF = Leistungsfaktor (kapazitiv oder induktiv)
	1,5 W; 6 W; 15 W; 60 W; 100 W; 400 W;	$PF = 1$	$0,15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	500 W; 2000 W		$0,33 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	220 W 198 W 110 W 22 W 11 W	45 Hz bis 65 Hz 220 V; 1 A $PF = 1$ $PF = 0,9$ $PF = 0,5$ $PF = 0,1$ $PF = 0,05$	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $0,15 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $0,21 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $0,91 \cdot 10^{-3} \cdot P$ $1,8 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
Wechselstrom- wirkleistung Bereiche		33 V bis 330 V 45 Hz bis 65 Hz; $PF = 1$		PF = Leistungsfaktor
	0,33 W bis 0,73 kW	10 mA bis 2,2 A	$0,30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	P = Messwert
	> 0,73 kW bis 3,6 kW	> 2,2 A bis 11 A	$0,42 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	0,5 W bis 0,73 kW	33 V bis 330 V 330 mA bis 2,2 A 45 Hz bis 65 Hz $0,05 \leq PF \leq 1$ kapazitiv	$(0,33 \cdot 10^{-3} \cdot PF^{0,98}) \cdot P$	
		induktiv	$(0,98 \cdot 10^{-3} \cdot PF^{0,99}) \cdot P$	
	0,11 mW bis 21 kW	33 mV bis 1020 V 3,3 mA bis 20,5 A 45 Hz bis 65 Hz; $PF = 1$	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
bei Zangenabgriff	0,5 W bis 218 kW	33 V bis 330 V 10 mA bis 660 A 45 Hz bis 65 Hz $0,05 \leq PF \leq 1$ 1 bis 60 Wicklungen	$\sqrt{W_{in}^2 + W_{DUT}^2} \cdot P$ jedoch nicht kleiner als $0,30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	W_{in} ist die relative Unsicherheit der Wirkleistung der Einfachwicklung. Die relative Unsicherheit des Messobjekts W_{DUT} im Messkreis und im Streu Feld des strom- durchflossenen Leiters ist zu berücksichtigen.
Leistungsfaktor	0 bis 1	33 V bis 330 V 330 mA bis 2,2 A 45 Hz bis 65 Hz		interpolierte Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit.
	0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1	53 Hz 1 A; 90 V	$0,12 \cdot 10^{-3}$	
Wechselstrom- blindleistung	0 var bis 3,6 kvar	45 Hz bis 65 Hz	$U_P \cdot \text{var}/W$	U_P ist die Unsicherheit der Wirkleistung

Zeit und Frequenz

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Frequenz f Messung und Synthese	0,01 Hz bis 40 GHz		$0,5 \cdot 10^{-9} \cdot f + U_{\text{Tr}}$	f : Messwert U_{Tr} : Trigger- unsicherheit
Zeitintervall Δt	0 ns bis 0,7 ms		1,3 ns	
	0 ns bis 200 s		$1,5 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + 50 \text{ ps}$	
	1 μs bis 100 h		$10 \cdot 10^{-9} \cdot \Delta t + 1 \mu\text{s}$	
	1 s bis 100 h		$13 \cdot 10^{-6} \cdot \Delta t + 0,82 \text{ s}$	
Gangabweichung	0 s/d bis 100 s/d		$1,3 \cdot 10^{-7} = 0,011 \text{ s/d}$	Elektronische oder mechanische Uhren
Drehzahl	0,02 s^{-1} bis 3500 s^{-1}		$3,7 \cdot 10^{-6} \cdot f$	f : Messwert

Induktivität und Kapazität

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Induktivität	0 μ H		0,03 μ H	2-Draht-Kurzschluss
	0 μ H bis 1,1 H	100 Hz bis 10 kHz		L = Messwert Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit.
	100 μ H	100 Hz 1 kHz 10 kHz	$0,65 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,24 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,27 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
	1 mH	100 Hz 1 kHz 10 kHz	$0,14 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,13 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,17 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
	10 mH	100 Hz; 1 kHz 10 kHz	$0,11 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,16 \cdot 10^{-3} \cdot L$	Betrag der Impedanz $50 \text{ m}\Omega \leq Z \leq 11 \text{ k}\Omega$. Kleinste angebbare Festwert- Messunsicherheiten bei direkter Messung oder Substitution an GR 1482 oder baugleich.
	100 mH	100 Hz; 1 kHz 10 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot L$ $0,26 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
	1 H	100 Hz, 1 kHz	$0,20 \cdot 10^{-3} \cdot L$	
Kapazität	0 pF		0,2 pF	Leerlauf
	0 pF bis 10 μ F	100 Hz bis 1 MHz		C = Messwert Zwischenwerte erhöhen die Messunsicherheit.
	1 pF	1 kHz 10 kHz	$0,47 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,31 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	10 pF	1 kHz 10 kHz; 100 kHz 1 MHz	$84 \cdot 10^{-6} \cdot C$ $0,10 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,13 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	100 pF	1 kHz	$56 \cdot 10^{-6} \cdot C$	Betrag der Impedanz $1 \Omega \leq Z \leq 110 \text{ M}\Omega$. Kleinste angebbare Festwert- Messunsicherheiten bei direkter Messung oder Substitution an HP 16381A bzw. GR 1404 / 1409 oder baugleich.
	1 nF	1 kHz 100 kHz	$58 \cdot 10^{-6} \cdot C$ $0,11 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	10 nF	100 Hz 1 kHz 10 kHz	$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,14 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,13 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	100 nF	100 Hz; 1 kHz; 10 kHz	$0,16 \cdot 10^{-3} \cdot C$	
	1 μ F	100 Hz; 1 kHz 10 kHz	$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot C$ $0,21 \cdot 10^{-3} \cdot C$	

Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen

Hochfrequenzmessgrößen

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Oszilloskope vertikal	1 mV bis 5 V 5 mV bis 200 V	DC bis 10 kHz	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot U + 12 \mu\text{V}$	U : Messwert 50 Ω 1 M Ω
Oszilloskop horizontal	25 ps bis 40 s		$0,12 \cdot 10^{-6} \cdot T + 0,1 \text{ ps}$	T : Messwert
Bandbreite f (Frequenzgang)	40 Hz bis 6 GHz	EURAMET Calibration Guide 7 Version 1	$6,3 \cdot 10^{-3} \cdot f^2/\text{GHz}$ + $20 \cdot 10^{-3} \cdot f$	f = Messwert
	> 6 GHz bis 40 GHz		$75 \cdot 10^{-3} \cdot f$	
Anstiegszeit	30 ps bis 45 ps > 45 ps bis 1 ms	0,1 V bis 3 V	5 ps $10 \cdot 10^{-3} \cdot T + 3 \text{ ps}$	Fluke 9500/9550
	70 ps bis 85 ps > 85 ps bis 310 ps > 310 ps bis 650 ps > 650 ps bis 1 ms	0,1 V bis 3 V	$78 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $67 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $58 \cdot 10^{-3} \cdot T$ $56 \cdot 10^{-3} \cdot T$	errechnet aus der 3 dB Bandbreite T : Messwert
Frequenz f Zeitbasis	10 MHz		$0,2 \cdot 10^{-6} \cdot f$	
Burst-Generator Ausgangsspannung Spitzenwert U_s	100 V bis 4 kV	unter 50 Ω oder 1 k Ω Last	$48 \cdot 10^{-3} \cdot U_s$	
Anstiegszeit und Impulsdauer T_r	3 ns bis 1 μs		$41 \cdot 10^{-3} \cdot T_r$	
Burstdauer und Burstperiode T	10 μs bis 1 s		$5 \cdot 10^{-3} \cdot T$	
Impulsfrequenz f	100 Hz bis 500 kHz		$1 \cdot 10^{-3} \cdot f$	
Stoßspannungs- generator Stirnzeit $t_{r,Us}$ der Leerlaufspannung	15 ns bis 100 ms		$3 \% \cdot t_{r,Us} + 1 \text{ ns}$	
Stirnzeit $t_{r,Is}$ der Kurzschluss- stromstärke	100 ns bis 100 ms		$3 \% \cdot t_{r,Is} + 2 \text{ ns}$	
Rückenhalfwertszeit t_H der Kurvenform	0,5 μs bis 100 ms		$5 \% \cdot t_H$	
Scheitelwert der Leerlaufspannung U_s	0,1 kV bis 7 kV		$2,5 \% \cdot U_s$	
Scheitelwert der Kurzschluss- stromstärke I_s	10 A bis 5 kA		$3,5 \% \cdot I_s$	
	> 5 kA bis 10 kA		$3,8 \% \cdot I_s$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Pulsförmige Messgrößen ^{c)} Messempfänger Anzeigeverhalten bei Impulsen	9 kHz bis 150 kHz	EN 55016-1-1:2015	0,35 dB	Band A
Amplituden- beziehung (absolute Kalibrierung)	> 150 kHz bis 30 MHz			Band B
	> 30 MHz bis 300 MHz		0,40 dB	Band C
	> 300 MHz bis 1 GHz			Band D
Änderung der Anzeige mit der Pulsfrequenz (relative Kalibrierung)	Pulswiederholfrequenz		0,30 dB	Band A
	0,1 Hz bis 2 kHz			Band B
	0,1 Hz bis 50 kHz		0,35 dB	Band C und Band D
	0,1 Hz bis 1 MHz			

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Eingangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Leistungs- Messgeräten	10 fW bis < 100 fW	QMH XIII.2 Version 2.0		PC Typ-N *) bis 18 GHz PC-3,5 mm *) bis 33 GHz PC-2,92 mm *) bis 40 GHz *) Andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit.
		DC bis 2 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis < 5 GHz	$26 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		5 GHz bis < 9 GHz	$34 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		9 GHz bis < 12 GHz	$40 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		12 GHz bis 15 GHz	$48 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 15 GHz bis 18 GHz	$54 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	100 fW bis 1 pW	QMH XIII.2 Version 2.0		P = Messwert (W)
		DC bis 100 MHz	$18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 100 MHz bis 2 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz	$22 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 12 GHz	$24 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 40 GHz	$29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 1 pW bis 10 pW	QMH XIII.2 Version 2.0		
		DC bis 100 MHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 100 MHz bis 2 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz	$18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 12 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 26,5 GHz	$26 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 26,5 GHz bis 40 GHz	$29 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 10 pW bis 1 nW	QMH XIII.2 Version 2.0		
		DC bis 100 MHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 100 MHz bis 2 GHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 12 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 40 GHz	$22 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 1 nW bis 100 nW	QMH XIII.2 Version 2.0		
		DC bis 2 GHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 12 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 40 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Eingangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Leistungs- Messgeräten	> 100 nW bis 10 µW	QMH XIII.2 Version 2.0		PC Typ-N *)
		DC bis 100 MHz	$7,1 \cdot 10^{-3} \cdot P$	bis 18 GHz
		> 100 MHz bis 2 GHz	$9,4 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC-3,5 mm *)
		> 2 GHz bis 8 GHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$	bis 33 GHz
		> 8 GHz bis 12 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC-2,92 mm *)
		> 12 GHz bis 40 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	bis 40 GHz
	> 10 µW bis 100 mW	QMH XIII.2 Version 2.0		*) Andere
		DC bis 100 MHz	$6,1 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Konnektoren
		> 100 MHz bis 2 GHz	$7,9 \cdot 10^{-3} \cdot P$	erhöhen die
		> 2 GHz bis 8 GHz	$9,3 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Messunsicherheit.
		> 8 GHz bis 12 GHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$	P = Messwert (W)
		> 12 GHz bis 40 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
HF-Leistung Ausgangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Quellen	1 mW	QMH XIII.1 Version 6.0		Substitution
		50 MHz	$5 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	0,1 pW bis < 10 pW	QMH XIII.1 Version 6.0		PC Typ-N *)
		50 MHz	$27 \cdot 10^{-3} \cdot P$	bis 18 GHz
		10 MHz bis 2 GHz	$30 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC-3,5 mm *)
		> 2 GHz bis 3 GHz	$35 \cdot 10^{-3} \cdot P$	bis 33 GHz
	10 pW bis < 1 nW	QMH XIII.1 Version 6.0		PC-2,92 mm *)
		50 MHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	bis 40 GHz
		10 MHz bis 2 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	*) Andere
		> 2 GHz bis 3 GHz	$31 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Konnektoren erhöhen
	1 nW bis < 100 nW	QMH XIII.1 Version 6.0		die Messunsicherheit.
		50 MHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		10 MHz bis 2 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$f \leq 5 \text{ GHz:}$
		> 2 GHz bis 4 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,025$
		> 4 GHz bis 12 GHz	$38 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$5 \text{ GHz} < f \leq 20 \text{ GHz:}$
		> 12 GHz bis 18 GHz	$71 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,1$
		> 18 GHz bis 26,5 GHz	$93 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$20 \text{ GHz} < f \leq 33 \text{ GHz:}$
				$ \Gamma_G \leq 0,15$
	100 nW bis < 1 µW	QMH XIII.1 Version 6.0		$33 \text{ GHz} < f \leq 40 \text{ GHz:}$
		8 kHz bis < 10 MHz	$28 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G \leq 0,3$
		10 MHz bis 50 MHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 50 MHz bis 4 GHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$f = \text{Frequenz (Hz)}$
		> 4 GHz bis 5 GHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$P = \text{Messwert (W)}$
		> 5 GHz bis 12 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$ \Gamma_G =$
		> 12 GHz bis 20 GHz	$28 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Reflexionsfaktor des
		> 20 GHz bis 33 GHz	$37 \cdot 10^{-3} \cdot P$	Kalibriergegen-
	1 µW bis < 10 µW	QMH XIII.1 Version 6.0		standes

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Leistung Ausgangsleistung und Kalibrierungsfaktor von HF-Quellen		8 kHz bis < 10 MHz	$18 \cdot 10^{-3} \cdot P$	PC Typ-N *) bis 18 GHz PC-3,5 mm *) bis 33 GHz PC-2,92 mm *) bis 40 GHz *) Andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit.
		10 MHz bis 50 MHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 50 MHz bis 4 GHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 4 GHz bis 5 GHz	$17 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 5 GHz bis 12 GHz	$21 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 20 GHz	$25 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 20 GHz bis 33 GHz	$37 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 33 GHz bis 40 GHz	$90 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	10 μ W bis < 100 μ W	QMH XIII.1 Version 6.0		$f \leq 5$ GHz: $ \Gamma_G \leq 0,025$ 5 GHz < $f \leq 20$ GHz: $ \Gamma_G \leq 0,1$ 20 GHz < $f \leq 33$ GHz: $ \Gamma_G \leq 0,15$ 33 GHz < $f \leq 40$ GHz: $ \Gamma_G \leq 0,3$
		DC bis < 10 MHz	$9,0 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		10 MHz bis 100 MHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 100 MHz bis 2 GHz	$12 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 10 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 10 GHz bis 12 GHz	$16 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 30 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	100 μ W bis 0,1 W	QMH XIII.1 Version 6.0		f = Frequenz (Hz) P = Messwert (W) $ \Gamma_G $ = Reflexionsfaktor des Kalibriergegen- standes
		DC bis < 10 MHz	$5,6 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		10 MHz bis 100 MHz	$7,5 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 100 MHz bis 2 GHz	$10 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 8 GHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 8 GHz bis 10 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 10 GHz bis 12 GHz	$15 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 12 GHz bis 30 GHz	$19 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 0,1 W bis 1 W	QMH XIII.1 Version 6.0		
		DC bis 50 MHz	$11 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 50 MHz bis 2 GHz	$13 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 2 GHz bis 4 GHz	$16 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		> 4 GHz bis 12 GHz	$20 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
	> 1 W bis 70 W	QMH XIII.1 Version 6.0		
		DC bis 3 GHz	$38 \cdot 10^{-3} \cdot P$	
		QMH XIII.1 Version 6.0		
	> 70 W bis 250 W	DC bis 500 MHz	$37 \cdot 10^{-3} \cdot P$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Spannung U_{HF} Quellen mit HF- Spannungsanzeige bezüglich 50 Ω	2,2 μ V bis 220 μ V	DC bis 3 GHz	$W(U_{HF}) = \frac{W(P)}{2}$	$W(P)$ ist die relative Unsicherheit der gemessenen Leistung an $Z_0 = 50 \Omega$
	220 μ V bis 7 V	DC bis 18 GHz		**))
	2,2 μ V bis 220 μ V	DC bis 3 GHz		***)
	2,2 mV bis 2 V	DC bis 40 GHz		
HF-Spannung U_{HF} Messgeräte und Empfänger mit HF- Spannungsanzeige bezüglich 50 Ω			$W(U_{HF}) = \frac{W(P_{inc})}{2}$	$W(P_{inc})$ ist die relative Unsicherheit der eingestrahlten Leistung bezüglich $Z_0 = 50 \Omega$
	0,7 μ V bis 2 V	DC bis 18 GHz		**))
	2,2 mV bis 2 V	DC bis 40 GHz		***)
HF-Leistung Rauschanzeige von Empfängern Signalpegeldifferenz	DC bis 40 GHz		1,6 dB	Leistungen > -170 dB (1 mW) bezogen auf 1 Hz Bandbreite
	0 dBc bis 100 dBc	100 Hz bis 26,5 GHz 100 Hz bis 40 GHz	1,3 dB 2,7 dB	SNR $\geq$ 12 dB

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Bandbreite Filter	1 Hz bis 10 MHz		0,5 %	Signal zu Rausch- Abstand SNR ≥ 70 dB
Formfaktor	> 1:1 bis 5:1 > 5:1 bis 10:1 > 10:1 bis 20:1		3 % 6 % 12 %	Signal zu Rausch- Abstand SNR ≥ 15 dB
Umschaltabweichung			0,02 dB	
Anzeigelinearität	0 dB bis 30 dB > 30 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB > 80 dB bis 100 dB > 100 dB bis 110 dB	100 kHz bis 500 MHz	0,06 dB 0,07 dB 0,09 dB 0,1 dB 0,2 dB	SNR ≥ 50 dB $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ $f \leq 500$ MHz
Eingangsabschwächer oder ZF-Verstärker	0 dB bis 30 dB > 30 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB > 80 dB bis 100 dB > 100 dB bis 110 dB	100 kHz bis 500 MHz	0,06 dB 0,07 dB 0,09 dB 0,1 dB 0,2 dB	Vergleich mit externem Stufenabschwächer $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ $f \leq 500$ MHz
	0 dB bis 30 dB > 30 dB bis 60 dB > 60 dB bis 80 dB	100 kHz bis 500 MHz	0,04 dB 0,06 dB 0,08 dB	stufenweiser Anzeigevergleich SNR ≥ 50 dB, Empfängerlinearität < (0,01 dB + 0,005 dB/10 dB)
HF-Verstärkung Verstärker	0 dB bis 70 dB	DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 2 GHz > 2 GHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 18 GHz	0,19 dB 0,26 dB 0,3 dB 0,5 dB	BNC-Konnektor bis max. 2 GHz N-Konnektor und BNC-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	0 dB bis 70 dB	DC bis 100 MHz > 100 MHz bis 4 GHz > 4 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	0,21 dB 0,3 dB 0,6 dB 0,7 dB	2,92 mm kompatibler Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
HF-Stromstärke Stromzangen	100 μ A bis 50 mA	40 Hz bis 10 MHz > 10 MHz bis 30 MHz > 30 MHz bis 65 MHz	$14 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $18 \cdot 10^{-3} \cdot I$ $20 \cdot 10^{-6} f^2 \cdot I$	Tektronix 015-0601- 50. Im Verbund mit Oszilloskop I: Messwert f: Frequenz in MHz
Nicht-Linearität von HF-Leistungs- messgeräten	10 nW bis 1 W	50 MHz	$5,5 \cdot 10^{-3}$ (0,024 dB)	R&S NRV-C-B2 60 dB max.

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Reflexionsfaktor Betrag $ \Gamma $	0 bis 1	9 kHz bis 18 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,003 bis 0,013 Siehe Matrix M.3	N-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors
	0 bis 1	9 kHz bis 33 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,003 bis 0,016 Siehe Matrix M.4	3,5 mm Konnektor Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors
	0 bis 1	45 MHz bis 45 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,004 bis 0,017 Siehe Matrix M.5	2,92 mm Konnektor Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors
HF-Reflexionsfaktor Phasenwinkel φ	-180° bis +180°	9 kHz bis 18 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,2° bis 4,7° Siehe Matrix M.6	N-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	-180° bis +180°	9 kHz bis 33 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,3° bis 5,8° Siehe Matrix M.7	3,5 mm Konnektor
	-180° bis +180°	45 MHz bis 45 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,3° bis 6,3° Siehe Matrix M.8	2,92 mm Konnektor
HF-Dämpfung Dämpfungsglieder	0 dB bis 30 dB	100 kHz bis 10 GHz > 10 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	0,03 dB 0,05 dB 0,09 dB 0,10 dB	L ist die gemessene Dämpfung, ****) $ \Gamma_{DUT} \leq 0,01$ $f \leq 500$ MHz $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ $500 \text{ MHz} < f \leq 10 \text{ GHz}$ $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,08$ $10 \text{ GHz} < f \leq 18 \text{ GHz}$ $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,1$ $18 \text{ GHz} < f \leq 40 \text{ GHz}$
	> 30 dB bis 60 dB	100 kHz bis 10 GHz > 10 GHz bis 18 GHz > 18 GHz bis 26,5 GHz > 26,5 GHz bis 40 GHz	$0,001 \text{ dB/dB} \cdot L$ $0,02 \text{ dB} + 0,001 \text{ dB/dB} \cdot L$ $0,10 \text{ dB} + 0,001 \text{ dB/dB} \cdot L$ $0,11 \text{ dB} + 0,001 \text{ dB/dB} \cdot L$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01
Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
HF-Dämpfung Dämpfungsglieder	> 60 dB bis 70 dB	100 kHz bis 500 MHz > 500 MHz bis 3 GHz	0,07 dB 0,10 dB	$ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,01$ $f \leq 500 \text{ MHz}$ $ \Gamma_{L,DUT} \leq 0,05$ $500 \text{ MHz} < f \leq 3 \text{ GHz}$
	> 70 dB bis 80 dB	100 kHz bis 500 MHz > 500 MHz bis 3 GHz	0,08 dB 0,2 dB	
	> 80 dB bis 100 dB	100 kHz bis 500 MHz > 500 MHz bis 3 GHz	0,1 dB 0,3 dB	
HF-Dämpfung	0 dB bis 60 dB	9 kHz bis 18 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,01 dB bis 0,09 dB Siehe Matrix M.9	N-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	0 dB bis 60 dB	9 kHz bis 33 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,01 dB bis 0,22 dB Siehe Matrix M.10	3,5 mm Konnektor
	0 dB bis 60 dB	45 MHz bis 45 GHz EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,01 dB bis 0,32 dB Siehe Matrix M.11	2,92 mm Konnektor
HF-Dämpfung Phasenwinkel φ	-180° bis +180°	9 kHz bis 18 GHz 0 dB bis 60 dB EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,2° bis 0,8° Siehe Matrix M.12	N-Konnektor, 50 Ω , andere Konnektoren erhöhen die Messunsicherheit
	-180° bis +180°	9 kHz bis 33 GHz 0 dB bis 60 dB EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,2° bis 1,8° Siehe Matrix M.13	3,5 mm Konnektor
	-180° bis +180°	45 MHz bis 45 GHz 0 dB bis 60 dB EURAMET cg-12 (Version 3.0) ^{c)}	0,2° bis 2,5° Siehe Matrix M.14	2,92 mm Konnektor

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Matrix M.3 „HF-Reflexionsfaktor, Betrag $|\Gamma|$; N-Konnektor 50 Ω “

Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors.

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,1	0,003 bis 0,005	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,2	0,003 bis 0,005	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,3	0,003 bis 0,006	0,003 bis 0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,4	0,003 bis 0,005	0,004	0,003 bis 0,008	0,008 bis 0,009
0,5	0,003 bis 0,006	0,004	0,004 bis 0,009	0,008 bis 0,009
0,6	0,004 bis 0,006	0,004 bis 0,005	0,004 bis 0,009	0,009
0,7	0,004 bis 0,006	0,005	0,005 bis 0,010	0,009 bis 0,010
0,8	0,004 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,010	0,010
0,9	0,004 bis 0,007	0,006	0,005 bis 0,011	0,011 bis 0,012
1	0,003 bis 0,006	0,004 bis 0,006	0,004 bis 0,012	0,011 bis 0,013

Matrix M.4 „HF-Reflexionsfaktor, Betrag $|\Gamma|$; 3,5 mm Konnektor“

Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors.

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0	0,003 bis 0,004	0,003	0,003 bis 0,004	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010
0,1	0,003 bis 0,005	0,003	0,003 bis 0,004	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010
0,2	0,003 bis 0,006	0,003 bis 0,004	0,004 bis 0,005	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010
0,3	0,003 bis 0,006	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,011
0,4	0,004 bis 0,005	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,011
0,5	0,004 bis 0,006	0,004 bis 0,005	0,004 bis 0,005	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,011
0,6	0,004 bis 0,006	0,005	0,005 bis 0,006	0,006	0,006 bis 0,009	0,009 bis 0,012
0,7	0,004 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,010	0,009 bis 0,013
0,8	0,004 bis 0,007	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,010	0,010 bis 0,014
0,9	0,004 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,008	0,007 bis 0,008	0,007 bis 0,011	0,011 bis 0,015
1	0,004 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,008	0,006 bis 0,009	0,007 bis 0,012	0,011 bis 0,016

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01
Matrix M.5 „HF-Reflexionsfaktor, Betrag $|\Gamma|$; 2,92 mm Konnektor“

Messunsicherheit in Einheiten des Betrags des Reflexionsfaktors.

Betrag $ \Gamma $	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,1	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,2	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,3	0,004	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,4	0,004	0,004	0,004 bis 0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,011
0,5	0,004 bis 0,005	0,005	0,005	0,005	0,005 bis 0,008	0,008 bis 0,010	0,010	0,010 bis 0,012
0,6	0,005	0,005	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,009	0,008 bis 0,011	0,010 bis 0,011	0,010 bis 0,012
0,7	0,005 bis 0,006	0,005	0,005 bis 0,006	0,006	0,006 bis 0,009	0,009 bis 0,012	0,011 bis 0,012	0,011 bis 0,013
0,8	0,005 bis 0,006	0,006	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,010	0,009 bis 0,013	0,012 bis 0,013	0,012 bis 0,014
0,9	0,005 bis 0,007	0,006 bis 0,007	0,006 bis 0,008	0,007 bis 0,008	0,007 bis 0,011	0,010 bis 0,014	0,013 bis 0,014	0,013 bis 0,015
1	0,005 bis 0,007	0,005 bis 0,006	0,005 bis 0,008	0,007 bis 0,008	0,006 bis 0,012	0,011 bis 0,015	0,014 bis 0,015	0,014 bis 0,017

Matrix M.6 „HF-Reflexionsfaktor, Phasenwinkel φ ; N-Konnektor 50 Ω “

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0,1	1,4° bis 2,2°	1,5° bis 1,9°	1,5° bis 4,5°	4,4° bis 4,7°
0,2	0,7° bis 1,4°	0,8° bis 1,0°	0,8° bis 2,3°	2,2° bis 2,4°
0,3	0,5° bis 1,0°	0,6° bis 0,7°	0,6° bis 1,5°	1,5° bis 1,6°
0,4	0,4° bis 0,7°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 1,2°	1,2°
0,5	0,4° bis 0,6°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 1,0°	1,0°
0,6	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,9°	0,9°
0,7	0,3° bis 0,5°	0,4°	0,4° bis 0,8°	0,8°
0,8	0,3° bis 0,5°	0,4°	0,4° bis 0,8°	0,7° bis 0,8°
0,9	0,3° bis 0,4°	0,4°	0,4° bis 0,8°	0,7° bis 0,8°
1	0,2° bis 0,4°	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°

Matrix M.7 „HF-Reflexionsfaktor, Phasenwinkel φ ; 3,5 mm Konnektor“

Betrag $ \Gamma $	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0,1	1,5° bis 2,6°	1,6° bis 1,7°	1,7° bis 2,3°	2,3° bis 2,6°	2,4° bis 4,2°	4,1° bis 5,8°
0,2	0,8° bis 1,5°	0,9°	0,9° bis 1,2°	1,2° bis 1,4°	1,3° bis 2,2°	2,2° bis 3,0°
0,3	0,6° bis 1,1°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,0°	1,0° bis 1,6°	1,6° bis 2,1°
0,4	0,5° bis 0,8°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,8°	0,7° bis 0,9°	0,8° bis 1,3°	1,3° bis 1,7°
0,5	0,5° bis 0,7°	0,5°	0,5° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°	0,8° bis 1,2°	1,1° bis 1,5°
0,6	0,4° bis 0,6°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,1°	1,1° bis 1,4°
0,7	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°
0,8	0,3° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°
0,9	0,3° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°
1	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,5°	0,5° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	0,9° bis 1,2°

Matrix M.8 „HF-Reflexionsfaktor, Phasenwinkel φ ; 2,92 mm Konnektor“

Betrag Γ	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0,1	2,0° bis 2,1°	2,0°	2,0° bis 2,3°	2,2° bis 2,3°	2,2° bis 4,2°	4,2° bis 5,3°	5,3° bis 5,4°	5,3° bis 6,3°
0,2	1,0° bis 1,1°	1,0° bis 1,1°	1,0° bis 1,2°	1,2°	1,2° bis 2,2°	2,1° bis 2,7°	2,7°	2,7° bis 3,2°
0,3	0,7° bis 0,8°	0,7°	0,7° bis 0,9°	0,8° bis 0,9°	0,8° bis 1,5°	1,5° bis 1,9°	1,9°	1,9° bis 2,2°
0,4	0,6°	0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7°	0,7° bis 1,2°	1,1° bis 1,5°	1,5°	1,5° bis 1,7°
0,5	0,5° bis 0,6°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6°	0,6° bis 1,0°	1,0° bis 1,3°	1,2° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
0,6	0,4° bis 0,5°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,2°	1,1° bis 1,3°
0,7	0,4° bis 0,5°	0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,8°	0,8° bis 1,1°	1,0° bis 1,1°	1,1° bis 1,2°
0,8	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,8°	0,8° bis 1,0°	1,0°	1,0° bis 1,2°
0,9	0,3° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,5° bis 0,8°	0,8° bis 1,0°	1,0°	1,0° bis 1,2°
1	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,4°	0,3° bis 0,5°	0,5°	0,5° bis 0,8°	0,7° bis 1,0°	0,9° bis 1,0°	0,9° bis 1,2°

Matrix M.9 „HF-Dämpfung; N-Konnektor 50 Ω “

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0 dB	0,01 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,02 dB
3 dB	0,04 dB bis 0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB
6 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB
10 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB
20 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB
30 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB
40 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
50 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
60 dB	0,05 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB

Matrix M.10 „HF-Dämpfung; 3,5 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0 dB	0,01 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB
3 dB	0,04 dB bis 0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB
6 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB
10 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB
20 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
30 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
40 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB
50 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,10 dB
60 dB	0,05 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,19 dB	0,15 dB bis 0,22 dB

Matrix M.11 „HF-Dämpfung; 2,92 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0 dB	0,01 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,01 dB bis 0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB	0,02 dB bis 0,04 dB	0,03 dB
3 dB	0,04 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB
6 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
10 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB
20 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB bis 0,08 dB
30 dB	0,05 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB	0,07 dB bis 0,08 dB
40 dB	0,05 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,05 dB bis 0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,07 dB	0,07 dB bis 0,08 dB	0,08 dB bis 0,09 dB
50 dB	0,05 dB	0,06 dB	0,06 dB	0,06 dB bis 0,07 dB	0,06 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,10 dB	0,09 dB bis 0,10 dB	0,10 dB bis 0,13 dB
60 dB	0,06 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,07 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,09 dB	0,08 dB bis 0,18 dB	0,15 dB bis 0,22 dB	0,17 dB bis 0,22 dB	0,20 dB bis 0,32 dB

Matrix M.12 „HF-Dämpfung; Phasenwinkel φ ; N-Konnektor 50 Ω “

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz
0 dB	0,2°	0,2°	0,2° bis 0,4°	0,4° bis 0,6°
3 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
6 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
10 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
20 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
30 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
40 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
50 dB	0,4°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°
60 dB	0,4° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°

Matrix M.13 „HF-Dämpfung; Phasenwinkel φ ; 3,5 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	9 kHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz
0 dB	0,2°	0,2°	0,2° bis 0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,9°	0,9° bis 1,0°
3 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
6 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
10 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
20 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
30 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°
40 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°
50 dB	0,4° bis 0,5°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°
60 dB	0,4° bis 0,6°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°	0,8° bis 1,5°	1,3° bis 1,8°

Matrix M.14 „HF-Dämpfung; Phasenwinkel φ ; 2,92 mm Konnektor“

Absolute Dämpfung	45 MHz bis 1 GHz	1 GHz bis 3 GHz	3 GHz bis 12 GHz	12 GHz bis 18 GHz	18 GHz bis 26,5 GHz	26,5 GHz bis 33 GHz	33 GHz bis 40 GHz	40 GHz bis 45 GHz
0 dB	0,2°	0,2°	0,2° bis 0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,9°	0,9° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°	1,2° bis 1,4°
3 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
6 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
10 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
20 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
30 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,9°	0,9° bis 1,1°	1,1° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
40 dB	0,4°	0,4°	0,4° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°	1,2° bis 1,3°	1,3° bis 1,5°
50 dB	0,4°	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 1,0°	1,0° bis 1,2°	1,2° bis 1,4°	1,4° bis 1,7°
60 dB	0,4° bis 0,5°	0,5° bis 0,6°	0,6° bis 0,7°	0,7° bis 0,8°	0,8° bis 1,5°	1,3° bis 1,8°	1,6° bis 1,9°	1,8° bis 2,5°

Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrößen - Optische Messgrößen,

Radiometrie

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
optische Strahlungsleistung faseroptische Leistungsmessgeräte	1 μ W bis 0,5 mW	1310 nm, 1550 nm	1,3 %	Konnektor FC, ST, SC, SMA, HMS-10 oder adaptierbar. Abweichende Wellenlängen (780 nm, 635 nm, 1625 nm) interpoliert
		850 nm	2,2 %	
		654 nm	2,2 %	
Nichtlinearität faseroptischer Strahlungsempfänger	10 nW bis 160 μ W	Wellenlängen: 1310 nm, 1550 nm, 850 nm	$1,8 \cdot 10^{-3}$ (0,008 dB)	Additionsmethode
	0,1 nW bis < 0,32 nW		$20 \cdot 10^{-3}$ (0,085 dB)	Vergleichsmethode
	0,32 nW bis < 3,2 nW		$7,1 \cdot 10^{-3}$ (0,031 dB)	
	3,2 nW bis 0,5 μ W		$6,0 \cdot 10^{-3}$ (0,026 dB)	
Dämpfung oder Verstärkung faseroptischer Komponenten	0 dB bis 50 dB > 50 dB bis 60 dB > 60 dB bis 70 dB	Wellenlängen: 1310 nm, 1550 nm, 850 nm	$6,0 \cdot 10^{-3}$ (0,026 dB) $7,1 \cdot 10^{-3}$ (0,031 dB) $20 \cdot 10^{-3}$ (0,085 dB)	
Zentralwellenlänge λ	350 nm bis < 700 nm 700 nm bis < 1250 nm 1250 nm bis 1700 nm	Referenzleistung: ca. 0,5 mW	0,5 nm 2,5 pm 2 pm	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Photometrie

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Transmissionsfilter Transmission T	16 % bis 60 %	QMH Kapitel XXXIV v4.0 Nennwerte in den Trübungswerten der Normale	0,65 %	
	> 60 % bis 76 %		0,70 %	
	> 76 % bis < 100 %		0,80 %	
Trübungsgrad N	> 0 % bis < 24 %		0,80 %	
	24 % bis < 40 %		0,70 %	
	40 % bis 84 %		0,65 %	
Trübungskoeffizient k	Messkammerlänge 0,43 m > 0 m ⁻¹ bis 4,3 m ⁻¹		0,020 m ⁻¹ bis 0,050 m ⁻¹	Trübungskoeffizient k berechnet aus dem Trübungsgrad N . Unsicherheitsintervall $U(k)$ berechnet aus dem Unsicherheitsintervall des Trübungsgrads $U(N)$. Andere Messkammerlängen erhöhen die Messunsicherheit.

**) N-Konnektor 50 Ω , andere Konnektoren und Reflexionsfaktoren erhöhen die Messunsicherheit

***) 2,92 mm Konnektor;

****) > 18 GHz 3,5 mm oder 2,92 mm Konnektor

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Dimensionelle Messgrößen

Länge

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)						
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne			Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Messschieber für Außen, Innen- u. Tiefenmaße ^{c)}	0 mm	bis	500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006	$20\text{ }\mu\text{m} + 15 \cdot 10^{-6} \cdot l$	/: Messwert
Bügelmessschrauben ^{c)}		bis	300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1:2001	$2\text{ }\mu\text{m} + 6 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Messuhren mit Skalenanzeige ^{c)}		bis	100 mm	VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.1:2014	$1,5\text{ }\mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Messuhren mit Ziffernanzeige ^{c)}		bis	100 mm	VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.4:2020	$1,5\text{ }\mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Umfangsmaßbänder aus Stahl				AA0265-3 Version 8.0		Kalibrierung an den Nennwerten der Normale
Durchmesser	150 mm	bis	300 mm		$71\text{ }\mu\text{m}$	
Umfang	470 mm	bis	950 mm		$220\text{ }\mu\text{m}$	
Zylindrische Normale				VDI/VDE/DGQ 2618		<i>d</i> ist der gemessene Durchmesser
Ringe Durchmesser ^{c)}	1 mm	bis	90 mm	Blatt 4.1:2006 Option 3	$0,9\text{ }\mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Dorne Durchmesser ^{c)}	1 mm	bis	120 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 3	$0,6\text{ }\mu\text{m} + 1,8 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Prüfstifte Durchmesser ^{c)}	1 mm	bis	20 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 1	$0,6\text{ }\mu\text{m} + 1,8 \cdot 10^{-6} \cdot d$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Gewindelehren ^{c)} (ein- und mehrgängige zylindrische Außen- und Innengewinde mit geradlinigen Flanken, symmetrischem Profil, Nennsteigung und Nennprofilwinkel) Außengewinde ^{c)} Einfacher Flankendurchmesser	1 mm bis 120 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.8:2006 Option 1 Dreidrahtmethode (senkrecht zur Gewindeachse)	$2,9 \mu\text{m} + 7,7 \cdot 10^{-6} \cdot d$	d ist der gemessene Flankendurchmesser
Innengewinde ^{c)} Einfacher Flankendurchmesser	3 mm bis 90 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.9:2006 Option 1 Zweikugelmethode (senkrecht zur Gewindeachse)	$2,6 \mu\text{m} + 5,5 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Längenmessmittel Prüflehren	0 mm bis 75 mm	AA0286-2 Version 2.0 Außenmessung	31 μm	Angenommener Temperaturbereich: $20^\circ\text{C} \pm 1\text{ K}$
	> 75 mm bis 150 mm		37 μm	
	0 mm bis 150 mm	AA0286-2 Version 2.0 Innenmessung	36 μm	Angenommener therm. Ausdehnungs-koeff.: $\alpha = 11,5 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
	0 mm bis 150 mm	AA0286-2 Version 2.0 Tiefenmessung	39 μm	Abweichende Umgebungs- bedingungen und Materialien der zu kalibrierenden Prüflehren erhöhen die Messunsicherheit.
	0 bis 75 mm	AA0286-2 Version 2.0 Stufenmessung	55 μm	
	> 75 mm bis 150 mm		76 μm	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-01

Verwendete Abkürzungen:

AA	Arbeitsanweisung (selbstentwickeltes Verfahren) der esz AG
CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
DKD-R	Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), herausgegeben von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
EN	Europäische Norm
EURAMET	European Association of National Metrology Institutes
QMH	Qualitätsmanagementhandbuch (selbstentwickeltes Verfahren) der esz AG

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 02.10.2023

Ausstellungsdatum: 02.10.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

esz AG calibration & metrology
Max-Planck-Straße 16, 82223 Eichenau

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Standorte:

Max-Planck-Straße 16, 82223 Eichenau
Franz-Meyer-Straße 1, 93053 Regensburg

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Kalibrierungen in den Bereichen:

Thermodynamische Messgrößen

Temperaturmessgrößen

- **Blockkalibratoren** ^{a)}
- **Direktanzeigende Thermometer** ^{a)}
- **Klimaschränke (Temperatur)** ^{a)}
- **Temperaturanzeigergeräte und -simulatoren** ^{a)}
- **Thermopaare, Thermoelemente** ^{a)}
- **Widerstandsthermometer** ^{a)}

Feuchtemessgrößen

- **Klimaschränke (Feuchte)** ^{a)}
- **Messgeräte für absolute Feuchte** ^{a)}
- **Messgeräte für relative Feuchte** ^{a)}

Mechanische Messgrößen

- **Drehmoment** ^{a)}
- **Druck** ^{a)}
- **Kraft** ^{a)}
- **Masse** ^{b)}
- **Waagen** ^{a)}

Messgeräte im Kraftfahrwesen

- **Abgasmessgeräte für Fremdzündungsmotoren** ^{b)}
- **Abgasmessgeräte für Kompressionszündungsmotoren** ^{a)}
- **Aufstellflächen für Scheinwerfer-Einstell-Prüfgeräte (ASEP)** ^{b)}
- **Plattenbremsprüfstände** ^{b)}
- **Rollenbremsprüfstände** ^{b)}
- **Scheinwerfer-Einstell-Prüfgeräte (SEP)** ^{b)}

Durchflussmessgrößen

- **Durchfluss von Gasen** ^{a)}

^{a)} **auch als Vor-Ort-Kalibrierung**

^{b)} **nur als Vor-Ort-Kalibrierung**

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Mechanische Messgrößen – Druck

Permanentes Laboratorium – Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Druck Absolutdruck p_{abs}	> 0 bar bis 3,0 bar $> 3,0$ bar bis 21 bar > 21 bar bis 101 bar > 101 bar bis 251 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)} Kalibriermethode: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$	$2,9 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 15 \mu\text{bar}$ $3,4 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,19 \text{ mbar}$ $3,9 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,44 \text{ mbar} + U_{baro}$ $5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 30 \text{ mbar} + U_{baro}$	Druckmedium: Gas Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.
Absolutdruck p_{abs}	900 mbar bis 1000 mbar	esz QMH XXIII.4.2 v5.0	$2,9 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 15 \mu\text{bar}$	Referenzwert ($p_{abs} = p_{amb}$) Einpunktmessung bei aktuellem Umgebungsdruck
Absolutdruck p_{abs}	1 bar; 2 bar bis 71 bar > 71 bar bis 701 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)} Kalibriermethode: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$	$7,8 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,36 \text{ mbar} + U_{baro}$ $8,2 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,72 \text{ mbar} + U_{baro}$	Referenzwert ($p_{abs} = p_{amb}$) Druckmedium: Öl Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.
Absolutdruck p_{abs}	> 0 bar bis 301 bar > 301 bar bis 1001 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)} Kalibriermethode: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$	$5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 30 \text{ mbar} + U_{baro}$ $7,4 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 40 \text{ mbar} + U_{baro}$	Druckmedium: Wasser Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.
Positiver und negativer Überdruck p_e	-200 mbar bis 200 mbar > -1 bar bis 2 bar > 2 bar bis 20 bar > 20 bar bis 100 bar > 150 bar bis 250 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)} Kalibriermethode: $p_e = p_{abs} - p_{amb}$	25 μbar $2,3 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 55 \mu\text{bar} + U_{baro}$ $3,7 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,19 \text{ mbar} + U_{baro}$ $3,9 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,44 \text{ mbar}$ $5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 30 \text{ mbar}$	Druckmedium: Gas Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02
Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Überdruck p_e	0 bar; 1 bar bis 70 bar > 70 bar bis 700 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)}	$7,8 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,36 \text{ mbar}$ $8,2 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,72 \text{ mbar}$	Referenzwert ($p_e = 0 \text{ bar}$) Druckmedium: Öl
Überdruck p_e	> 0 bar bis 300 bar > 300 bar bis 1001 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)}	$5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 30 \text{ mbar}$ $7,4 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 40 \text{ mbar}$	Druckmedium: Wasser

Mechanische Messgrößen – Durchflussmessgrößen
Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Volumendurchfluss Q von strömenden Gasen	5 ml/min bis 50 l/min	Volumeter als Normal	$0,3 \% \cdot Q + 0,02 \text{ ml/min}$	$Q = \text{Messwert}$
Durchflussmesser oder -regler mit einer Anzeige oder Messumformer mit elektronischer Schnittstelle	10 ml/min bis 200 ml/min > 0,2 l/min bis 3,2 l/min > 3,2 l/min bis 40 l/min > 40 l/min bis 620 l/min	Laminar Flow Elemente als Normal	$0,5 \% \cdot Q + 0,02 \text{ ml/min}$ $0,5 \% \cdot Q + 0,32 \text{ ml/min}$ $0,5 \% \cdot Q + 4 \text{ ml/min}$ $0,5 \% \cdot Q + 0,06 \text{ l/min}$	Kalibriermedium trockene Luft (rel. Feuchte <10 %) Messbereiche bezogen auf trockene Luft von 0 °C, 1013,25 mbar

Mechanische Messgrößen – Kraft
Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Kraft Messgeräte und Aufnehmer	50 N bis 50 kN	Zug- und Druckkraft nach DKD-R 3-3:2018 ^{c)}	0,05 %	

Mechanische Messgrößen – Drehmoment
Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau
Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Drehmoment	0,2 N·m bis < 1 N·m	DIN EN ISO 6789-2:2017 ^{c)}	0,9 %	Drehmoment-
Handbetätigte	1 N·m bis 10 N·m		0,5 %	Schraubendreher
Drehmoment -	0,4 N·m bis < 4 N·m		0,7 %	Drehmomentschlüssel
Schraubwerkzeuge	4 N·m bis 1110 N·m		0,5 %	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Mechanische Messgrößen – Masse

Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Masse oder konventioneller Wägewert	10 mg	OIML R111-01:2004 ^{c)}	0,025 mg	für Gewichtsstücke nach OIML R 111- 1:2004 gemäß der Klasse F2
	20 mg		0,03 mg	
	50 mg		0,04 mg	
	100 mg		0,016 mg	für Gewichtsstücke nach OIML R 111- 1:2004 gemäß der Klasse F1
	200 mg		0,020 mg	
	500 mg		0,025 mg	
	1 g		0,03 mg	
	2 g		0,04 mg	
	5 g		0,05 mg	
	10 g		0,06 mg	
	20 g		0,08 mg	
	50 g		0,10 mg	
	100 g		0,16 mg	
	200 g		0,3 mg	
	500 g		2,5 mg	für Gewichtsstücke nach OIML R 111- 1:2004 gemäß der Klasse F2
	1 kg		5,0 mg	
	2 kg		30 mg	für Gewichtsstücke nach OIML R 111- 1:2004 gemäß der Klasse M1
	5 kg		25 mg	für Gewichtsstücke nach OIML R 111- 1:2004 gemäß der Klasse F2
	10 kg		0,5 g	für Gewichtsstücke nach OIML R 111- 1:2004 gemäß der Klasse M2
	20 kg		0,3 g	für Gewichtsstücke nach OIML R 111- 1:2004 gemäß der Klasse M1
	50 kg		0,8 g	
	≥ 10 mg bis 20 mg	OIML R111-01:2004 ^{c)}	0,03 mg	Freie Nennwerte
	> 20 mg bis 100 mg		0,04 mg	
	> 100 mg bis 200 mg		0,02 mg	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Masse oder konventioneller Wägewert	> 200 mg bis 500 mg > 500 mg bis 1 g > 1 g bis 2 g > 2 g bis 5 g > 5 g bis 10 g > 10 g bis 20 g > 20 g bis 50 g > 50 g bis 100 g > 100 g bis 200 g > 200 g bis 500 g > 500 g bis 1 kg > 1 kg bis 2 kg > 2 kg bis 5 kg > 5 kg bis 10 kg > 10 kg bis 20 kg > 20 kg bis 50 kg > 50 kg bis 65 kg	OIML R111-01:2004 ^{c)}	0,025 mg 0,03 mg 0,04 mg 0,05 mg 0,06 mg 0,08 mg 0,10 mg 0,16 mg 0,3 mg 2,5 mg 5,0 mg 30 mg 25 mg 0,5 g 0,3 g 0,8 g 1,6 g	Freie Nennwerte

Mechanische Messgrößen – Waagen

Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Waagen Nichtselbsttätige elektronische Waagen	≤ 2 kg	EURAMET cg-18:2015 ^{c)} DKD-R-7-2:2018 ^{c)}	$7 \cdot 10^{-7}$	Mit Gewichtstücken Genauigkeitsklasse E2 nach OIML R111- 1:2004
	≤ 50 kg		$1 \cdot 10^{-6}$	Mit Gewichtstücken Genauigkeitsklasse F2 nach OIML R111- 1:2004
	≤ 150 kg		$1 \cdot 10^{-5}$	Mit Gewichtstücken Genauigkeitsklasse M1 nach OIML R111- 1:2004

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Thermodynamische Messgrößen – Temperaturmessgrößen

Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Widerstandsther- mometer, auch direktanzeigend	0,01 °C	DKD-R 5-1:2018 ^{c)} Wassertripelpunkt	15 mK	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometern
	-80 °C bis < -40 °C	DKD-R 5-1: 2018 ^{c)} Ethanolbad	45 mK	
	-40 °C bis < 0 °C		25 mK	
	0 °C bis 100 °C	DKD-R 5-1: 2018 ^{c)} Silikonölbäder	20 mK	
	> 100 °C bis 180 °C		25 mK	
	> 180 °C bis 200 °C		35 mK	
	> 200 °C bis 300 °C		$0,23 \cdot 10^{-3} \cdot T + 5 \text{ mK}$	
	> 300 °C bis 400 °C	DKD-R 5-1: 2018 ^{c)} Metallblockkalibrator	80 mK	
	> 400 °C bis 570 °C		$1,6 \cdot 10^{-3} \cdot T - 0,56 \text{ K}$	
	> 570 °C bis 700 °C		350 mK	
Nichtedelmetall- Thermoelemente, auch direktanzeigend	-80 °C bis < -35 °C	DKD-R 5-3: 2018 ^{c)} Ethanolbad	$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,13 \text{ K}$	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometern
	-35 °C bis < 0 °C		$1,2 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,09 \text{ K}$	
	0 °C bis 35 °C	DKD-R 5-3: 2018 ^{c)} Silikonölbäder	0,09 K	
	> 35 °C bis 300 °C		$0,5 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,072 \text{ K}$	
	> 300 °C bis 700 °C	DKD-R 5-3: 2018 ^{c)} Metallblockkalibrator	$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,07 \text{ K}$	Vergleich gegen Normal-TE
	> 700 °C bis 1210 °C	DKD-R 5-3: 2018 ^{c)} Keramikkblockkalibrator	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot T + 1,3 \text{ K}$	
Edelmetall- Thermoelemente, auch direktanzeigend	0 °C bis 35 °C	DKD-R 5-3: 2018 ^{c)} Silikonölbäder	0,21 K	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometern
	> 35 °C bis 300 °C		$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,2 \text{ K}$	
	> 300 °C bis 400 °C	DKD-R 5-3: 2018 ^{c)} Metallblockkalibrator	$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,25 \text{ K}$	
	> 400 °C bis 700 °C			Vergleich gegen Normal-TE
	> 700 °C bis 1210 °C	DKD-R 5-3: 2018 ^{c)} Keramikkblockkalibrator	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot T + 1,3 \text{ K}$	
Temperaturanzeige- geräte und -simulatoren für Widerstands- thermometer Pt100	-199 °C	DKD-R 5-5: 2018 ^{c)} Artefaktkalibrierung	1,0 mK	
	0 °C		2,4 mK	
	237 °C		4,8 mK	
Pt25	-200 °C bis 800 °C	DKD-R 5-5: 2018 ^{c)}	$12 \cdot 10^{-6} \cdot T + 4 \text{ mK}$	
			2,3 mK	
	-200 °C bis -150 °C		$19 \cdot 10^{-6} \cdot T + 10 \text{ mK}$	
	> -150 °C bis 800 °C		$13 \cdot 10^{-6} \cdot T + 3,5 \text{ mK}$	
Pt500	-200 °C bis 300 °C		$18 \cdot 10^{-6} \cdot T + 5,4 \text{ mK}$	
	> 300 °C bis 800 °C		$17 \cdot 10^{-6} \cdot T + 3,8 \text{ mK}$	
Pt1000	-200 °C bis 800 °C	DKD-R 5-5: 2018 ^{c)}	$85 \cdot 10^{-6} \cdot T + 11 \text{ mK}$	
für Nichtedelmetall-TE (ohne Vergleichs- stellenkompensation) Typ K	-200 °C bis < 0 °C		$5,7 \cdot 10^{-9} \cdot T^2 + 0,17 \cdot 10^{-6} \cdot T + 11 \text{ mK}$	
Typ J	-200 °C bis < 0 °C		$61 \cdot 10^{-6} \cdot T + 8 \text{ mK}$	
	0 °C bis 1200 °C		$5,6 \cdot 10^{-6} \cdot T + 8 \text{ mK}$	
Typ T	-200 °C bis < 0 °C		$80 \cdot 10^{-6} \cdot T + 11 \text{ mK}$	
	0 °C bis 400 °C		11 mK	
Typ E	-200 °C bis < 0 °C		$56 \cdot 10^{-6} \cdot T + 7 \text{ mK}$	
	0 °C bis 1000 °C		$4,4 \cdot 10^{-6} \cdot T + 7 \text{ mK}$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Permanentes Laboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Typ N	-200 °C bis < 0 °C		$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot T + 16 \text{ mK}$	
	0 °C bis 1300 °C		$12 \cdot 10^{-9} \cdot T^2 + 10 \cdot 10^{-6} \cdot T + 16 \text{ mK}$	
Edelmetall-TEs (ohne Vergleichs- stellenkompensation)	0 °C bis 500 °C	DKD-R 5-5:2018 ^{c)}	$-64 \cdot 10^{-6} \cdot T + 75 \text{ mK}$	
Typ R / S	> 500 °C bis 1768 °C		45 mK	
Typ B	0 °C bis 1200 °C		$26 \cdot T^{-0,85}$	
	> 1200 °C bis 1820 °C		60 mK	
Temperaturanzeige- geräte und - simulatoren für Thermoelemente (mit Vergleichs- stellenkompensation)	-200 °C bis 1500 °C	DKD-R 5-5:2018 ^{c)}	$\sqrt{U_{TC}^2 + (0,06K)^2}$	U_{TC} =Unsicherheit der Thermoelement- temperatur ohne Vergleichsstellen- kompensation
Messorte in Klimaschränken mit Umluft im leeren oder definiert beladenen Nutzraum, Temperatur	-80 °C bis 180 °C	DKD-R 5-7:2018 ^{c)} Methode C	0,50 K	Bei Beladung sind Art und Anordnung der Beladung im Kalibrierschein genau anzugeben.
	> 180 °C bis 300 °C		0,70 K	
Klimaschränke mit Umluft im leeren oder definiert beladenen Nutzraum, Temperatur	-80 °C bis 100 °C	DKD-R 5-7:2018 ^{c)} Methode A oder B	0,55 K	Inhomogenität , Stabilität etc. des Messobjekts können die Messunsicherheit erhöhen. Bei Beladung sind Art und Anordnung der Beladung im Kalibrierschein genau anzugeben.
	> 100 °C bis 180 °C		0,75 K	
	> 180 °C bis 300 °C		1,0 K	
Blockkalibratoren	-80 °C bis 0 °C	DKD-R 5-4:2018 ^{c)}	0,10 K	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometer
	> 0 °C bis 50 °C		0,056 K	Inhomogenität, Stabilität etc. des Messobjekts können die Messunsicherheit erhöhen
	> 50 °C bis 700 °C		$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,036 \text{ K}$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Thermodynamische Messgrößen - Feuchtemessgrößen

Permanentes Kalibrierlaboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Taupunkttemperatur Tauspiegel-hygrometer	- 28 °C bis 24,8 °C	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: 10 °C bis 45 °C relative Feuchte: 5 % bis 98 %	0,080 K	Vergleich mit Taupunktspiegel- hygrometer im Klimagenerator oder Klimaschrank
	- 17 °C bis 44,8 °C	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: >25 °C bis 45 °C relative Feuchte: 5 % bis 98 %	0,10 K	
	-3 °C bis 59,8 °C	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: >45 °C bis 60 °C relative Feuchte: 5 % bis 98 %	0,15 K	
	17 °C bis 89,8 °C	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: >60 °C bis 90 °C relative Feuchte: 10 % bis 98 %	0,3 K	Vergleich mit Taupunktspiegel- hygrometer im Klimaschrank
relative Luftfeuchte Feuchtemessgeräte und Messumformer	5 % bis 20 %	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: 10 °C bis 25 °C Taupunkttemperatur t_d : - 28 °C bis 24,8 °C	0,25 %	Messunsicherheit ausgedrückt in relativer Feuchte
	> 20 % bis 40 %		0,50 %	
	> 40 % bis 60 %		0,75 %	
	> 60 % bis 80 %		1,0 %	
	> 80 % bis 98 %	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: > 25 °C bis 45 °C Taupunkttemperatur t_d : -17 °C bis 44,8 °C	1,2 %	Vergleich mit Taupunktspiegel im Klimagenerator oder Klimaschrank
	5 % bis 20 %		0,65 %	
	> 20 % bis 40 %		0,90 %	
	> 40 % bis 60 %		1,2 %	
	> 60 % bis 80 %		1,4 %	
	> 80 % bis 98 %		1,6 %	
	5 % bis 20 %	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: > 45 °C bis 60 °C Taupunkttemperatur t_d : -3 °C bis 59,8 °C	0,85 %	
	> 20 % bis 40 %		1,1 %	
	> 40 % bis 60 %		1,4 %	
	> 60 % bis 80 %		1,6 %	
	> 80 % bis 98 %		1,8 %	
	10 % bis 20 %	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: > 60 °C bis 90 °C Taupunkttemperatur t_d : 17 °C bis 89,8 °C	1,7 %	Messunsicherheit ausgedrückt in relativer Feuchte
	> 20 % bis 40 %		1,9 %	
	> 40 % bis 60 %		2,1 %	
	> 60 % bis 80 %		2,3 %	
	> 80 % bis 98 %		2,5 %	Vergleich mit Taupunktspiegel in Klimaschrank

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Permanentes Kalibrierlaboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Messorte in Klimaschränken mit Umluft im leeren oder definiert beladenen Nutzraum, relative Feuchte ^{c)}	5 % bis 30 %	Luftstromtemperatur: 10 °C bis 90 °C Taupunkttemperatur t_d : -28 °C bis 89,8 °C DKD-R 5-7:2018 ^{c)} Methode C	1,0 %	Messunsicherheit ausgedrückt in relativer Feuchte
	> 30 % bis 60 %		1,5 %	Feuchte- Referenzwert wird aus Taupunkt- temperatur und Luftstrom- temperatur am Messort berechnet.
	> 60 % bis 80 %		2,0 %	Inhomogenität und Stabilität des Messobjekts können die Messunsicherheit erhöhen.
	> 80 % bis 98 %		2,5 %	Bei Beladung sind Art und Anordnung der Beladung im Kalibrierschein genau anzugeben.

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02
Permanentes Kalibrierlaboratorium - Standort Eichenau

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Klimaschränke mit Umluft im leeren oder definiert beladenen Nutzraum, relative Feuchte	5 % bis 30 %	Luftstromtemperatur: 10 °C bis 90 °C Taupunkttemperatur t_d : 28 °C bis 89,8 °C DKD-R 5-7:2018 ^{c)} Methode A oder B	1,5 %	Messunsicherheit ausgedrückt in relativer Feuchte
	> 30 % bis 60 %		2,0 %	Feuchte- Referenzwert wird aus Taupunkt- temperatur und Luftstrom- temperatur am Messort berechnet.
	> 60 % bis 80 %		2,5 %	Inhomogenität und Stabilität des Messobjekts können die Messunsicherheit erhöhen.
	> 80 % bis 98 %		3,0 %	Bei Beladung sind Art und Anordnung der Beladung im Kalibrierschein genau anzugeben.

Permanentes Laboratorium - Standort Regensburg

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Abgasmessgeräte für Kompressions- zündungsmotoren Partikelanzahl- konzentration Partikelgeneratoren und –messgeräte (Aerosol)	$5 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-3}$ bis $50 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-3}$	AA0399 Version 1.0 Verkehrsblatt 2021 Heft 11, Nr. 133 ^{d)}	20 %	Die mittlere Partikelgröße muss im Bereich von 10 nm bis 200 nm liegen.
	$> 50 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-3}$ bis $3 \cdot 10^6 \text{ cm}^{-3}$		13 %	
Partikel- konzentrations- reduktionsfaktor PCRF	1:1 bis 1:30000	AA0398 Version 1.0	9 %	Die Partikelgröße muss im Bereich von 10 nm bis 200 nm liegen.
Partikelmessgröße ^{c)}	1000 cm^{-3} bis 30.000 cm^{-3}	10 nm bis 200 nm ISO 27891:2015-03	11 %	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02
Thermodynamische Messgrößen – Temperaturmessgrößen
Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Widerstandsther- mometer, auch direktanzeigend	0 °C	DKD-R 5-1:2018 ^{c)} Eispunkt	20 mK	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometern
	-40 °C bis 100 °C	DKD-R 5-1:2018 ^{c)} Metallblockkalibrator	50 mK	
	> 100 °C bis 200 °C		75 mK	
	> 200 °C bis 400 °C		80 mK	
	> 400 °C bis 570 °C		$1,6 \cdot 10^{-3} \cdot T - 0,56 \text{ K}$	
	> 570 °C bis 700 °C		350 mK	
Nichtedelmetall- Thermoelemente, auch direktanzeigend	-40 °C bis 200 °C	DKD-R 5-3:2018 ^{c)} Metallblockkalibrator	$0,8 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,1 \text{ K}$	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometern
	> 200 °C bis 400 °C		$1,0 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,08 \text{ K}$	
	> 400 °C bis 700 °C		$0,6 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,07 \text{ K}$	
	> 700 °C bis 1210 °C	DKD-R 5-3:2018 ^{c)} Keramikkblockkalibrator	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot T + 1,3 \text{ K}$	Vergleich mit Normal-TE
Edelmetall- Thermoelemente, auch direktanzeigend	0 °C bis 100 °C	DKD-R 5-3:2018 ^{c)} Metallblockkalibrator	0,22 K	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometern
	> 100 °C bis 200 °C		0,25 K	
	> 200 °C bis 400 °C		$0,3 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,2 \text{ K}$	
	> 400 °C bis 700 °C		$0,7 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,25 \text{ K}$	
	> 700 °C bis 1210 °C	DKD-R 5-3:2018 ^{c)} Keramikkblockkalibrator	$1,4 \cdot 10^{-3} \cdot T + 1,3 \text{ K}$	Vergleich mit Normal- TE
Temperaturanzeige- geräte und -simulatoren	-199 °C	DKD-R 5-5:2018 ^{c)} Artefaktkalibrierung	1,0 mK	
	0 °C		2,4 mK	
Widerstands- thermometer Pt100	237 °C	DKD-R 5-5:2018 ^{c)}	4,8 mK	
	-200 °C bis 800 °C		$12 \cdot 10^{-6} \cdot T + 4 \text{ mK}$	
Pt25	-200 °C bis -150 °C		2,3 mK	
	> -150 °C bis 800 °C		$19 \cdot 10^{-6} \cdot T + 10 \text{ mK}$	
Pt500	-200 °C bis 300 °C		$13 \cdot 10^{-6} \cdot T + 3,5 \text{ mK}$	
	> 300 °C bis 800 °C		$18 \cdot 10^{-6} \cdot T + 5,4 \text{ mK}$	
Pt1000	-200 °C bis 800 °C		$17 \cdot 10^{-6} \cdot T + 3,8 \text{ mK}$	
	-200 °C bis < 0 °C		$85 \cdot 10^{-6} \cdot T + 11 \text{ mK}$	
Nichtedelmetall-TE (ohne Vergleichs- stellenkompensation) Typ K	0 °C bis 1300 °C		$5,7 \cdot 10^{-9} \cdot T^2 + 0,17 \cdot 10^{-6} \cdot T + 11 \text{ mK}$	
Typ J	-200 °C bis < 0 °C		$61 \cdot 10^{-6} \cdot T + 8 \text{ mK}$	
	0 °C bis 1200 °C		$5,6 \cdot 10^{-6} \cdot T + 8 \text{ mK}$	
Typ T	-200 °C bis < 0 °C		$80 \cdot 10^{-6} \cdot T + 11 \text{ mK}$	
	0 °C bis 400 °C		11 mK	
Typ E	-200 °C bis < 0 °C		$56 \cdot 10^{-6} \cdot T + 7 \text{ mK}$	
	0 °C bis 1000 °C		$4,4 \cdot 10^{-6} \cdot T + 7 \text{ mK}$	
Typ N	-200 °C bis < 0 °C		$0,12 \cdot 10^{-3} \cdot T + 16 \text{ mK}$	
	0 °C bis 1300 °C		$12 \cdot 10^{-9} \cdot T^2 + 10 \cdot 10^{-6} \cdot T + 16 \text{ mK}$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02
Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren ¹⁾	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Edelmetall-TE (ohne Vergleichs- stellenkompensation) Typ R / S Typ B	0 °C bis 500 °C	DKD-R 5-5:2018 ^{c)}	$-64 \cdot 10^{-6} \cdot T + 75 \text{ mK}$	
	> 500 °C bis 1768 °C		45 mK	
	0 °C bis 1200 °C		$26 \cdot T^{-0,85}$	
	> 1200 °C bis 1820 °C		60 mK	
Temperaturanzeige- geräte und -simulatoren für Thermoelemente (mit Vergleichs- stellenkompensation)	-200 °C bis 1500 °C		$\sqrt{U_{TC}^2 + (0,06 \text{ K})^2}$	U_{TC} =des Anzeigegerätes für Thermoelemente ohne Vergleichsstellen- kompensation
Messorte in Klimaschränken mit Umluft im leeren oder definiert beladenen Nutzraum, Temperatur	-80 °C bis 180 °C	DKD-R 5-7:2018 ^{c)} Methode C	0,50 K	Bei Beladung sind Art und Anordnung der Beladung im Kalibrierschein genau anzugeben.
	> 180 °C bis 300 °C		0,70 K	
Klimaschränke mit Umluft im leeren oder definiert beladenen Nutzraum, Temperatur	-80 °C bis 100 °C	DKD-R 5-7:2018 ^{c)} Methode A oder B	0,55 K	Inhomogenität, Stabilität etc. des Messobjekts können die Messunsicherheit erhöhen. Bei Beladung sind Art und Anordnung der Beladung im Kalibrierschein genau anzugeben.
	> 100 °C bis 180 °C		0,75 K	
	> 180 °C bis 300 °C		1,0 K	
Blockkalibratoren	-80 °C bis 0 °C	DKD-R 5-4:2018 ^{c)}	0,10 K	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometer
	> 0 °C bis 50 °C		0,056 K	Inhomogenität, Stabilität etc. des Messobjekts können die Messunsicherheit erhöhen
	> 50 °C bis 700 °C		$0,21 \cdot 10^{-3} \cdot T + 0,036 \text{ K}$	

Thermodynamische Messgrößen – Feuchtemessgrößen

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Taupunkttemperatur Tauspiegel- hygrometer	- 28 °C bis 24,5 °C	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: 10 °C bis 25 °C relative Feuchte: 5 % bis 95 %	0,080 K	Vergleich mit Taupunktspiegel- hygrometer im Klimagenerator
	- 17 °C bis 44 °C	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: >25 °C bis 45 °C relative Feuchte: 5 % bis 95 %	0,10 K	
	-3 °C bis 58 °C	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: >45 °C bis 60 °C relative Feuchte: 5 % bis 90 %	0,15 K	
relative Luftfeuchte Feuchtemessgeräte und Messumformer	5 % bis 20 %	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: 10 °C bis 25 °C Taupunkttemperatur t_d : -28 °C bis 24,5 °C	0,25 %	Messunsicherheit ausgedrückt in relativer Feuchte Vergleich mit Taupunktspiegel im Klimagenerator
	> 20 % bis 40 %		0,50 %	
	> 40 % bis 60 %		0,75 %	
	> 60 % bis 80 %		1,0 %	
	> 80 % bis 95 %		1,2 %	
	5 % bis 20 %	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: > 25 °C bis 45 °C Taupunkttemperatur t_d : -17 °C bis 44 °C	0,65 %	
	> 20 % bis 40 %		0,90 %	
	> 40 % bis 60 %		1,2 %	
	> 60 % bis 80 %		1,4 %	
	> 80 % bis 95 %		1,6 %	
	5 % bis 20 %	QMH XIV.5 Version 5.0 Luftstromtemperatur: > 45 °C bis 60 °C Taupunkttemperatur t_d : -3 °C bis 58 °C	0,85 %	
	> 20 % bis 40 %		1,1 %	
	> 40 % bis 60 %		1,4 %	
	> 60 % bis 80 %		1,6 %	
	> 80 % bis 90 %		1,8 %	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02
Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Messorte in Klimaschränken mit Umluft im leeren oder definiert beladenen Nutzraum, relative Feuchte	5 % bis 30 %	Luftstromtemperatur: 10 °C bis 90 °C Taupunkttemperatur t_d : -28 °C bis 89,8 °C DKD-R 5-7:2018 ^{c)} Methode C	1,0 %	Messunsicherheit ausgedrückt in relativer Feuchte
	> 30 % bis 60 %		1,5 %	Feuchte-Referenzwert wird aus Taupunkt- temperatur und Luftstromtemperatur am Messort berechnet
	> 60 % bis 80 %		2,0 %	Inhomogenität und Stabilität des Messobjekts können die Messunsicherheit erhöhen.
	> 80 % bis 98 %		2,5 %	Bei Beladung sind Art und Anordnung der Beladung im Kalibrierschein genau anzugeben.
Klimaschränke mit Umluft im leeren oder definiert beladenen Nutzraum, relative Feuchte	5 % bis 30 %	Luftstromtemperatur: 10 °C bis 90 °C Taupunkttemperatur t_d : -28 °C bis 89,8 °C DKD-R 5-7:2018 ^{c)} Methode A oder B	1,5 %	Messunsicherheit ausgedrückt in relativer Feuchte
	> 30 % bis 60 %		2,0 %	Feuchte-Referenzwert wird aus Taupunkt- temperatur und Luftstromtemperatur am Messort berechnet
	> 60 % bis 80 %		2,5 %	Inhomogenität und Stabilität des Messobjekts können die Messunsicherheit erhöhen.
	> 80 % bis 98 %		3,0 %	Bei Beladung sind Art und Anordnung der Beladung im Kalibrierschein genau anzugeben.

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Mechanische Messgrößen – Druck

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Druck Absolutdruck p_{abs}	> 0 bar bis 21 bar > 21 bar bis 251 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)} Kalibriermethode: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$	$5,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 1,2 \text{ mbar} + U_{baro}$ $5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 30 \text{ mbar} + U_{baro}$	Druckmedium: Gas. Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.
Absolutdruck p_{abs}	1 bar; 2 bar bis 71 bar > 71 bar bis 701 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)} Kalibriermethode: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$	$7,8 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,36 \text{ mbar} + U_{baro}$ $8,2 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 0,72 \text{ mbar} + U_{baro}$	Referenzwert ($p_{abs} = p_{amb}$) Druckmedium: Öl. Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.
Absolutdruck p_{abs}	900 mbar bis 1100 mbar	esz QMH XXIII.4.2 v5.0	$2,9 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 15 \text{ } \mu\text{bar}$	Referenzwert ($p_{abs} =$ p_{amb}) Einpunktmessung bei aktuellem Umgebungsdruck
Absolutdruck p_{abs}	> 0 bar bis 301 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)}	$5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 30 \text{ mbar}$	Druckmedium: Wasser
	> 301 bar bis 1001 bar	Kalibriermethode: $p_{abs} = p_e + p_{amb}$	$7,4 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 40 \text{ mbar}$	Die Messunsicherheit des Barometers U_{baro} ist zu berücksichtigen.
Positiver und negativer Überdruck p_e	-200 mbar bis 200 mbar -1 bar bis 2 bar > 2 bar bis 20 bar > 20 bar bis 100 bar > 100 bar bis 300 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)}	25 μbar $3,3 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,25 \text{ mbar}$ $4,3 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,61 \text{ mbar}$ $9,0 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 3,7 \text{ mbar}$ $5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 30 \text{ mbar}$	Druckmedium: Gas
Überdruck p_e	0 bar; 1 bar bis 70 bar > 70 bar bis 700 bar		$7,8 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,36 \text{ mbar}$ $8,2 \cdot 10^{-5} \cdot p_e + 0,72 \text{ mbar}$	Referenzwert ($p_e = 0 \text{ bar}$) Druckmedium: Öl
Überdruck p_e	> 0 bar bis 300 bar > 300 bar bis 1000 bar	DKD-R 6-1:2014 ^{c)}	$5,1 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 30 \text{ mbar}$ $7,4 \cdot 10^{-5} \cdot p_{abs} + 40 \text{ mbar}$	Druckmedium: Wasser

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Mechanische Messgrößen – Durchflussmessgrößen

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne		Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Volumendurchfluss Q von strömenden Gasen Durchflussmesser oder -regler mit einer Anzeige oder Messumformer mit elektronischer Schnittstelle	0,005 l/min	bis 0,03 l/min	Laminar Flow Elemente als Normal	0,3 ml/min	Q = Messwert Kalibriermedium trockene Luft (rel. Feuchte < 10 %) Messbereiche bezogen auf trockene Luft von 0 °C, 1013,25 mbar
	> 0,03 l/min	bis 200 l/min		$1 \% \cdot Q$	
	> 200 l/min	bis 500 l/min	MFC als Normal	$0,89 \cdot 10^{-2} \cdot Q + 0,52 \text{ l/min}$	

Mechanische Messgrößen – Kraft

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne		Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Kraft Messgeräte und Aufnehmer	50 N	bis 50 kN	Zug- und Druckkraft nach DKD-R 3-3:2018 ^{c)}	0,05 %	

Mechanische Messgrößen – Drehmoment

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				Bemerkungen
	Messbereich / Messspanne		Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	
Drehmoment Handbetätigte Drehmoment - Schraubwerkzeuge ^{c)}	0,2 N·m	bis < 1 N·m	DIN EN ISO 6789-2:2017 ^{c)}	0,9 %	Drehmoment- Schraubendreher
	1 N·m	bis 10 N·m		0,5 %	
	0,4 N·m	bis < 4 N·m		0,7 %	Drehmoment- schlüssel
	4 N·m	bis 1110 N·m		0,5 %	
Drehmoment Drehmomentauf- nehmer in Prüfständen	0 N·m	bis 100 N·m	AA0397 Version 1.0 (16.08.2023)	$0,001 \cdot M + 0,025 \text{ N·m}$	M: Messwert in N·m Auf die Kalibriereinrichtung wirkenden Biegemomente und Querkkräfte sind zu berücksichtigen.
	> 100 N·m	bis 10 kN·m		$0,002 \cdot M + 0,050 \text{ N·m}$	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Mechanische Messgrößen - Waagen

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Waagen Nichtselbsttätige elektronische Waagen	≤ 2 kg	EURAMET cg-18:2015 DKD-R-7-2:2018 ^{c)}	$7 \cdot 10^{-7}$	Mit Gewichtstücken Genauigkeitsklasse E2 nach OIML R111- 1:2004
	≤ 50 kg		$1 \cdot 10^{-6}$	Mit Gewichtstücken Genauigkeitsklasse F2 nach OIML R111- 1:2004
	≤ 150 kg		$1 \cdot 10^{-5}$	Mit Gewichtstücken Genauigkeitsklasse M1 nach OIML R111- 1:2004

Mechanische Messgrößen – Messgeräte im Kraftfahrwesen (MIK)

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Rollenbremsprüfstände	0 N bis < 2 kN	Verkehrsblatt 2016 Heft 14 Nr. 115	19 N	F: am Bremsprüfstand angezeigte Kraft Messsystem: Kraftaufnehmer mit Belastungs-Rahmen
	2 kN bis 4 kN		$0,46 \% \cdot F + 7$ N	
	> 4 kN bis 8 kN		$0,43 \% \cdot F + 8$ N	
	> 8 kN bis 40 kN	QMH Kapitel XXVII.1.2: Version 5	$0,70 \% \cdot F$	
	0 kN bis 4 kN	Vergleichsverfahren: XXVII.1.2.1 Masse-Hebel Verfahren: XXVII.1.2.2	$0,40 \% \cdot F + 4$ N	F: am Bremsprüfstand angezeigte Kraft Messsystem: Hebel mit Massestücken
	> 4 kN bis 8 kN		$0,65 \% \cdot F$	
	> 8 kN bis 40 kN		$0,90 \% \cdot F$	
Plattenbremsprüfstände	0 N bis < 2 kN	Verkehrsblatt 2016 Heft 14 Nr. 115	$0,20 \% \cdot F + 12$ N	F: am Bremsprüfstand angezeigte Kraft Messsystem: Kraftaufnehmer
	2 kN bis 10 kN	QMH Kapitel XXVII.1.2: Version 5	$0,70 \% \cdot F + 2$ N	

Mechanische Messgrößen – Messgeräte im Kraftfahrwesen (MIK)

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Scheinwerfer- Einstell-Prüfgeräte (SEP) Neigung	0 % bis 6 %	Verkehrsblatt 2016 Heft 14, Nr.115 Verkehrsblatt 2018 Heft 23, Nr.174 QMH Kapitel: XXIX. 3 Version 6.0	0,1 %	Angabe der Messunsicherheit als absoluter Wert der Neigung
Aufstellflächen für Scheinwerfer-Einstell- Prüfgerät (ASEP) Neigung	0 % bis 10 %	Verkehrsblatt 2018 Heft 23, Nr. 174 QMH Kapitel: XXIX. 3 Version 6.0	0,038 %	Angabe der Messunsicherheit als absoluter Wert der Neigung
Aufstellflächen für Kraftfahrzeuge Neigung	0 m bis 10 m 0 % bis 10 %	Verkehrsblatt 2014 Heft 5, Nr. 44	0,23 mm/m + 0,53 mm/L	Messsystem: Selbstnivellierender Linienlaser
Ebenheit	0 mm bis 50 mm	Verkehrsblatt 2018 Heft 23, Nr. 174 QMH Kapitel: XXIX. 3 Version 6.0	0,53 mm + 0,23 mm/m · R	DIN 18202:2013 L: gemessene Länge in Meter R: Rasterpunktabstand in Meter

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Mechanische Messgrößen – Messgeräte im Kraftfahrwesen (MIK)

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Abgasmessgeräte für Fremdzündungsmotoren Gaskonzentration Propan C ₃ H ₈	80 ppm vol 200 ppm vol 2000 ppm vol	Verkehrsblatt 2018, Heft 11, Nr. 100	2 ppm vol 3 ppm vol 24 ppm vol	ppm vol = $10^{-6} \cdot \text{m}^3/\text{m}^3$ % vol = $10^{-2} \cdot \text{m}^3/\text{m}^3$
Kohlenstoffdioxid CO ₂	3 % vol 6 % vol 14 % vol		0,039 % vol 0,072 % vol 0,17 % vol	
Kohlenstoffmonoxid CO	0,1 % vol 0,5 % vol 3,5 % vol		0,0039 % vol 0,0070 % vol 0,042 % vol	
Sauerstoff O ₂	20,9 % vol	QMH Kapitel 26-7 XXX	0,31 % vol	
Abgasmessgeräte für Kompressionszündungs- motoren Trübungsgrad	10 %; 30 %; 50 %; 70 %		0,9 %	Trübungsmessung mit Neutralgraufilter. Messunsicherheit ist absoluter Wert des Trübungsgrades.
Trübungskoeffizient	0,25 m ⁻¹		0,02 m ⁻¹	Der Trübungs- koeffizient wird aus dem Trübungsgrad berechnet.
	0,83 m ⁻¹		0,03 m ⁻¹	
	1,61 m ⁻¹		0,04 m ⁻¹	
	2,80 m ⁻¹		0,07 m ⁻¹	

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15019-01-02

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Abgasmessgeräte für Kompressions- zündungsmotoren Partikelanzahl- konzentration Partikelgeneratoren und -messgeräte (Aerosol)	$5 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-3}$ bis $50 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-3}$	AA0399 Version 1.0 Verkehrsblatt 2021 Heft 11, Nr. 133 ^{d)}	20 %	Die mittlere Partikelgröße muss im Bereich von 10 nm bis 200 nm liegen.
	$> 50 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-3}$ bis $3 \cdot 10^6 \text{ cm}^{-3}$		13 %	

^{d)} Die Akkreditierung für Kalibrierungen der Messgeräte zur Bestimmung der Partikelanzahlkonzentration, die im Rahmen der Untersuchungen der Abgase von Kraftfahrzeugen nach Nummer 6.8.2 der Anlage VIIIa zur StVZO eingesetzt werden, wurde unter einer aufschiebenden Bedingung erteilt. Danach darf die Stelle erst nach der ordnungsgemäßen Inverkehrbringung der Geräte nach Mess- und Eichgesetz – MessEG sowie nach der bestandenen Baumusterprüfung Konformitätsbewertungstätigkeiten unter Bezugnahme auf die Angabe des akkreditierten Hausverfahrens und einem Verweis auf das Verkehrsblatt 2021 Heft 11, Nr. 133 durchführen. Siehe Ziff. II. des Bescheids vom 03.03.2023.

Verwendete Abkürzungen:

AA	Arbeitsanweisung (selbstentwickeltes Verfahren) der esz AG
CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
DKD-R	Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), herausgegeben von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
EN	Europäische Norm
EURAMET	European Association of National Metrology Institutes
OIML	International Organization of legal metrology
QMH	Qualitätsmanagementhandbuch (selbstentwickeltes Verfahren) der esz AG